综述

超高时空分辨显微成像技术研究进展*

韦芊屹 倪洁蕾 李灵 张聿全 袁小聪* 闵长俊*

(深圳大学微纳光电子学研究院,射频异质异构集成全国重点实验室,纳米光子学研究中心,深圳 518060)

(2023年5月5日收到; 2023年6月8日收到修改稿)

高分辨显微成像技术为人们推开了探索微观世界的大门,而飞秒激光技术又为人们提供了一把探测超快物理/化学现象的尺子.将这两者结合,发展既有超高空间分辨、又有超快时间分辨的新型显微成像技术, 对于人们探索极小时空尺度下新的科学现象和规律有非常重要的意义.本文综述了目前国际上主要超高时 空分辨显微成像技术的基本原理和特点,并介绍了其在光电材料与器件表征、飞秒激光微加工监测、表面等 离激元动力学表征等方面的最新应用进展.超高时空分辨显微成像技术的发展,不仅推动了光学显微成像领 域的进步,也为精密加工、二维材料动力学、光电器件设计与表征等领域提供了关键技术手段,具有广阔的 应用前景.

关键词:显微成像,超快激光,超高时空分辨 PACS: 87.64.M-, 42.30.-d, 06.60.Jn, 82.53.Mj

DOI: 10.7498/aps.72.20230733

1 引 言

21世纪以来,纳米技术、芯片科技、新材料、 生物医药等新兴领域的迅猛发展,为人类社会进步 起到了重要推动作用.为了在这些领域形成技术突 破,亟需深入了解和揭示其物理、化学现象背后的 微观超快变化过程和机理,因此具有超高空间、时 间分辨能力的显微成像技术成为了当今科学界的 一个重要研究方向.

在空间分辨方面,光学显微镜的发明让人类能 以近乎无损的方式观测微观世界,为生物、医学、 物理、化学、材料等领域的发展打开了一片崭新的 天地,已成为当今人类观察生命过程、物质结构的 关键手段.然而受制于衍射极限^[1],传统远场光学 显微镜的空间分辨率仅能达到半个波长量级.因 此,近些年来,许多能够突破衍射极限、实现超分 辨的远场光学显微成像技术成为最受关注的光学 研究前沿之一. 多种新颖的远场超分辨光学显微成 像技术被陆续提出,例如:受激发射损耗显微成像 技术 (stimulated emission depletion, STED)^[2]、随 机光学重建显微成像技术 (stochastic optical reconstruction microscopy, STORM)^[3]、光激活定位显 微成像技术 (photo-activated localization microscopy, PALM)^[4]、结构光照明显微成像技术 (structure illumination microscopy, SIM)^[5]、超分辨光学 涨落显微成像 (super-resolution Optical Fluctuation Imaging, SOFI)⁶、基于最小光子数的纳米尺 度定位技术 (MINFLUX) [7] 等. 2014 年诺贝尔化学 奖就颁给了"超分辨荧光显微成像技术"的三位发 明人,以表彰他们在超分辨显微成像领域的杰出贡 献,标志了科学界对该领域的广泛关注与认可.此 外,有别于远场光学显微技术,近场光学显微技术 通过纳米尺度探针来探测物体表面近场范围内的

© 2023 中国物理学会 Chinese Physical Society

^{*} 广东省基础与应用基础研究重大项目 (批准号: 2020B0301030009)、国家自然科学基金 (批准号: 62175157, 61935013, 61975128) 和深圳市科技计划 (批准号: RCJC20210609103232046, JCYJ20210324120403011) 资助的课题.

[†] 通信作者. E-mail: xcyuan@szu.edu.cn

[‡] 通信作者. E-mail: cjmin@szu.edu.cn

倏逝场信息^[8],例如近场扫描光学显微镜 (nearfield scanning optical microscopy, NSOM)^[9]等, 也可以突破衍射极限,得到远小于入射光波长的精 细结构信息.除了光学方式外,借助电子波长较短 的特性,电子显微镜同样也是提高显微镜成像分辨 率的重要手段,例如扫描电子显微镜 (scanning electron microscope, SEM)^[10]、透射电子显微镜 (transmission electron microscope, TEM)^[11]、扫描透射 电子显微镜 (scanning transmission electron microscope, STEM)^[12]等.

在时间分辨方面,自 1960年 Maiman 发明了 世界上第一台激光器以来,激光技术快速发展,激 光脉宽也逐渐被压缩至飞秒甚至阿秒量级.其中啁 啾脉冲放大技术因为在高能量超短脉冲产生中的 重要作用[13], 入选了 2018 年诺贝尔物理学奖. 超 快激光的应用涉及很多科学技术的前沿,包括微纳 米尺度三维微结构制备^[14,15],超快X射线衍射^[16,17], 飞秒激光太赫兹波技术[18,19],飞秒激光成丝[20,21], 阿秒脉冲的产生与测量[22-24],超快非线性光学[25,26], 高次谐波产生[27,28],飞秒光镊操控[29,30]等.由于飞 秒激光具有超短的脉冲持续时间,可以用来探测物 理、化学体系中的超快现象,并将这些现象随时间 的动态演化过程表征出来[31-35]. 例如诺贝尔化学 奖得主、加州理工大学 Zewail 研究组^[32] 成功地将 飞秒时间分辨探测技术应用于化学分子反应的超 快过程研究,为研究分子结构动力学^[33]、光合作用 超快过程[34]、分子受激拉曼散射[35]等发生在飞秒 尺度的超快过程提供了有效的技术手段.

近些年来,原子与分子尺度科学已成为国际重 要研究前沿.这一层面的几乎所有运动与变化在空 间上是纳米尺度,在时间上是超快过程.揭示其微 观过程和机理并进行有效调控,将为推动科技、产 业与经济发展奠定基础.因此,光学显微成像技术 的发展呈现出"更小更快"的趋势,即不但要能对更 小空间尺寸的样品成像,还要具有更快的时间分辨 率.为了应对这一重要挑战,近年来人们将具有空 间高分辨的显微成像技术与飞秒激光超快时间分 辨探测技术相结合,发展出多种具有超高时空分辨 能力的显微成像技术^[26,67,86],对于探索极小时空尺 度下新的科学现象和规律、推动相关光电材料/器 件与产业的发展都具有非常重要的意义.

本文综述了国内外超高时空分辨显微成像技 术的研究进展.为了系统性地介绍这些研究工作, 我们将相关技术从空间、时间这两个维度进行了划 分和归类:在空间维度上,划分为依赖纳米尺寸探 针在样品表面近场区域探测的近场成像、以及远离 样品表面进行探测的远场成像;在时间维度上,划 分为需要重复脉冲测量的多脉冲成像、以及单脉冲 成像.本文第2节为相关技术原理及特性介绍,包 括:2.1节介绍了基于纳米探针的近场多脉冲时空 显微成像技术,2.2节介绍了远场多脉冲时空显微 成像技术,2.3节介绍了远场多脉冲时空显微 成像技术,2.3节介绍了远场单脉冲时空显微成像 技术.第3节介绍了高时空分辨显微成像技术在光 电材料/器件中的载流子转移、飞秒激光微加工监 测、表面等离激元动力学表征等领域的应用研究进 展.最后,第4节总结了各技术的指标及优缺点, 并对未来发展趋势进行了展望.

2 超高时空显微成像技术与原理

2.1 近场多脉冲时空显微成像

现在较为成熟的近场显微成像技术包括 NS-OM^[9]、原子力显微镜 (atomic force microscopy, AFM)^[40]、扫描隧穿显微镜 (scanning tunneling microscope, STM)^[43]等,这些技术都依赖纳米尺 度探针在物体表面近场范围内的扫描测量,因此具 有超越衍射极限的空间分辨率.人们将这些近场成 像技术与飞秒泵浦-探测技术相结合,发展出了多 种同时具有空间超分辨以及飞秒时间分辨的显微 成像技术^[37,42,46].需要注意的是,由于近场成像一 般要求探针逐点扫描,而每个点都需要至少一次脉 冲来激发信号,所以需要许多个脉冲重复测量才能 完成最终成像.这就要求所探测的现象具有可重复 性,不适合对随机的、可能产生破坏的过程进行成 像,因此其应用范围会受到一定限制.

2.1.1 基于 NSOM 的时空显微成像

近场扫描光学显微镜 (NSOM) 利用探针-样品 距离控制技术^[9],将亚波长尺度的探针针尖,进入 到样品表面的近场区域,将表面的非辐射倏逝场转 变为可传播的辐射场,再由远场的探测器接收,从 而获得包含在倏逝场中的超分辨信息,最终通过探 针在近场的逐点扫描获得空间超分辨的样品二维 图像.

2007年,北京大学龚旗煌、张家森团队^[36]在 国内率先将近场扫描光学显微镜与飞秒泵浦-探测 技术相结合,成功建立了飞秒时间分辨近场光学显 微成像系统,如图 1(a)所示.由于 NSOM 本身信 号较弱,结合飞秒时间分辨技术后信噪比会进一步 降低.为此,他们通过高频声光调制器对泵浦光和 探测光进行调制,并利用差频锁相探测提高信噪 比,获得了 80 nm 的空间分辨和小于 200 fs 的时 间分辨率,并利用该系统展现了金纳米颗粒不同位 置下热电子弛豫动力学的差异.

国际上,利用飞秒泵浦-探测技术与 NSOM 结 合而发展的超快时间分辨扫描近场光学显微镜 (time-resolved near-field scanning optical microscopy, tr-NSOM) 近年来也得到广泛关注和发展^[37–39], 已成为研究纳米材料近场光学现象的重要手段. 2020年,美国哥伦比亚大学 Sternbach 等^[37]利用 tr-NSOM 研究了 WSe₂纳米片中飞秒脉冲引起的 复杂光诱导变化,如图 1(b) 所示.实验中使用的 NSOM 针尖可以实现 20 nm 的空间分辨率,图中 展示了稳态以及功率为 2.5 mW 的泵浦进行激发 后 $\Delta t = 1$ ps 时刻下的近场图像,并在亚皮秒时间 尺度上记录了 WSe₂相干动力学,以及在 10 ps 的 时间尺度上记录了非相干激子漂白现象. 2.1.2 基于 AFM 的时空显微成像

在对样品的表面形貌进行超分辨成像时,经常 用到原子力显微镜 (AFM)^[40]. AFM 依赖于悬臂 梁的共振力学运动,能够探测针尖与样品表面的 力的变化,实现在纳米尺度下材料形貌的高分辨率 成像.

由于 AFM 获得的主要是形貌信息,需要进一步研究尖端-样品间相互作用,如探测光引起的化学、物理或光谱特征的变化,才能间接获得纳米材料的近场光学性质.光诱导力显微镜 (photo-induced force microscopy, PiFM)便是一种将 AFM 和光诱导力探测结合的新型近场光学显微镜.在 PiFM 中,镀有金属膜的 AFM 针尖尖端与样品经光诱导发生极化,针尖偶极子与样品中的偶极子相互作用产生光诱导力.由于产生的光诱导力包括梯度力和散射力,而其中梯度力对分子极化率敏感,因此 PiFM 可以通过探测光诱导力变化来检测样品的光诱导分子极化率,从而最终得到样品的光场分布.其信号的产生和测量都是在近场中进行的,可以达到小于 10 nm 的空间分辨率,实现超分辨测量^[4].





Fig. 1. (a) Schematic representation of the femtosecond near-field scanning microscopy imaging system and the near-field pumpprobe signal at the time delay of 0, 500 fs and 2 $ps^{[36]}$; (b) time resolved infrared nano-imaging experiments on WSe₂ by using tr-NSOM^[37].

将 PiFM 的高空间分辨与飞秒泵浦-探测技术 相结合,是获得超高时空分辨成像的方法之一.其 空间分辨率由 PiFM 的空间分辨率决定, 时间分辨 率由飞秒泵浦-探测脉冲到达样品上的脉冲宽度决 定. 2015年,美国加州大学 Jahng 等^[42]提出了基 于 PiFM 的超快泵浦-探测光诱导力显微镜 (timeresolved photo-induced force microscopy, tr-PiFM). 他们将泵浦和探测光束分别进行振幅调 制,使得分子与泵浦光和探测光的连续相互作用对 光诱导力产生调制,再将悬臂机械运动调谐至与光 诱导力运动相匹配,即可获得光诱导力产生的图 像,成像系统如图 2(a) 所示. 他们利用 tr-PiFM 研 究了 SiNc 材料的激发态动力学, 记录了不同时间 延迟下单个分子簇的图像,如图 2(b)—(e) 所示. 图 2(f) 比较了 tr-PiFM 探测的力学信号和远场下 的泵浦-探测时间分辨信号,可以清楚地看到,力学 信号和光学检测信号显示出相同的动力学特性,证 明 tr-PiFM 所测量到的动力学过程具有可靠性. 这项工作证明了以光诱导力方式探测纳米材料的 超快非线性光学响应的可行性,实现了小于 10 nm 的空间分辨率和飞秒量级的时间分辨率.

表面等离激元 (surface plasmon polariton, SPP) 是一种新型的光学表面波,其具有波长远小 于入射波长的特点,因此用于成像时可以轻松地突 破衍射极限.利用飞秒激光结合 SPP 用于近场光 学扫描成像一直是研究人员的重要研究目标之一. 2016年,美国科罗拉多大学 Kravtsov 等^[26]利用 刻蚀有亚波长光栅的金纳米针尖耦合飞秒激光脉 冲的方法,在 AFM 针尖尖端处产生了非线性四波 混频效应与飞秒 SPP 纳米聚焦现象,并利用其实 现了粗糙金膜上不同热点处飞秒 SPP 相干动力学过 程的超快成像,如图 3 所示.他们将飞秒激光脉冲 (800 nm, 10 fs)聚焦到刻蚀有亚波长光栅结构的 金探针侧面,光栅激发的 SPP 脉冲沿探针传播并 会聚到针尖位置,在针尖形成高度局域化的增强光 场,产生非线性四波混频 (four-wave mixing, FWM)



图 2 (a) tr-PiFM 系统示意图^[42];在两个不同时间延迟 (-5.9 和 0.7 ps)下 AFM 所记录的 (b), (c) 形貌图和 (d), (e) 光诱导力图像^[42]; (f) 比较远场检测到的泵浦-探测信号 (橙色实线) 和光诱导力信号 (黑色圆点)^[42]

Fig. 2. (a) Schematic of the tr-PiFM system^[42]; topography image (b), (c) and optical force image (d), (e) are simultaneously recorded at negative time delay 5.9 ps (or positive time delay 0.7 ps)^[42]; (f) comparison between the far-field detected pump-probe signal (orange solid line) and the tr-PiFM signal (black circle dot)^[42].



图 3 (a) 超快 FMW 成像系统示意图, 经过脉冲整形系统后的飞秒脉冲通过刻蚀在金针尖上的光栅激发 SPP 并聚焦到针尖的 顶点^[26]; (b) 硅-金膜表面 SPP 热点 S1, S2, S3 位置对应的 FWM 扫描图像^[26]; (c) 每个热点对应的 AFM 形貌图像^[26]; (d) 金膜中 SPP 热点动力学的飞秒 FWM 纳米成像, 对应热点在不同延迟时间下的相对强度变化^[26]

Fig. 3. (a) Schematic of the ultrafast FMW imaging experiment, the femtosecond pulse after the pulse shaping system excited the SPP through a grating etched on the gold tip and focused to the vertex of the tip^[26]; (b) near-field FWM image of a Si-Au step, showing SPP "hotspots" S1, S2 and S3^[26]; (c) simultaneously acquired AFM topography^[26]; (d) FWM nanoimages of the SPP "hotspots" dynamics of a Si-Au surface, corresponding to different inter-pulse delay, demonstrating evolution of the relative intensities in spots S1, S2 and S3^[26].

效应,最后将三阶非线性光学信号散射到远场进行 探测,成像系统示意图如图 3(a)所示.他们将针尖 增强四波混频成像与飞秒泵浦探测技术相结合,对 粗糙金膜进行成像,同时获得 AFM 图像和针尖增 强四波混频成像 (图 3(b),(c)所示),分别探测了 延迟时间为 0,8.2,16.4 fs 下金膜表面不同位置处 SPP 热点的瞬态动力学信息 (图 3(d)所示),最终 实现了 50 nm 的成像空间分辨率和 10 fs 的时间 分辨率.该工作为超快近场显微镜和光谱学研究提 供了高灵敏度的纳米探针设计方案,在超快和多维 全光近场光谱成像方面有重大应用价值.

2.1.3 基于 STM 的时空显微成像

STM 是一种可以达到原子级别空间分辨率的 近场扫描成像技术^[43].其基本原理是将一根针尖 放置在离样品很近 (<1 nm),但是不接触的距离, 并在样品上施加偏压,则可以在针尖-样品上测量 到一个很微弱的电流,称为隧穿电流或隧道电流, 此电流反映了表面电子态的信息.STM 具有极高 的空间分辨率,其横向分辨率可达1Å^[43].2020年, 中国科学技术大学罗毅教授团队^[44]利用尖端增强 的 STM,以 8Å的空间分辨率展示了单个酞菁分子 与纳米腔等离激元耦合的光致发光成像. STM 虽然具有良好的空间分辨能力, 但受限 于前置放大器的带宽, 其时间分辨能力非常有限. 通过与超快光学技术相结合, 可以使 STM 突破前 置放大器带宽的限制, 实现原子/分子尺度分辨率 的超快时空成像.

2004年, Takeuchi 等^[45] 设计了一套精密的 STM 时空分辨显微系统. 2010 年, Terada 等^[46] 基 于该方案获得了首个超快时间分辨的 STM 结果, 其原理如图 4(a) 所示,将光分成具有一定光程差 的两束光入射,此时所激发表面的隧穿电流可以表 示为光程差的函数. 对这两束光的光程差施加一个 周期性调制,则所产生的的隧穿电流也会受到相应 周期的频率调制,若用锁相放大器对该周期信号进 行放大,就能反映出所产生的电流与相差之间的关 系,该关系直接反映了表面电子态超快过程的时间 寿命.同时,由于两束光的光程差所对应延迟时间 远大于激光脉宽,即使加了调制,照射在针尖上的 总光强也是不变的,此时针尖的热膨胀会趋于一个 恒定值,不会影响隧穿电流的测量^[45].此外,Terada 等^[46]对 Takeuchi 等^[45]方案中的周期调制方法进 行了一些改进,将机械式的脉冲选择改为通过一脉 冲选择器实现,可以通过改变加载在其上的电压, 再通过偏振片选择,来精准控制脉冲的通断,从而



图 4 (a) Terada 等^[46]所提出的时间分辨 STM 工作原理图; (b) 实空间上 GaAs 样品表面 Co 纳米颗粒的 STM 形貌图^[46]; (c) 图 (b) 中不同位置的空穴捕获率测量结果^[46]; (d) 图 (b) 与图 (c) 的图象叠加^[46]; (e) 空穴捕获率与 Co 纳米颗粒尺寸的依赖关系^[46] Fig. 4. (a) Schematic of the time-resolved STM proposed by Yasuhiko Terada^[46]; (b) STM topography of Co nanoparticles on the surface of GaAs samples in real space^[46]; (c) hole capture rate measurements at different locations in Fig. (b) ^[46]; (d) superposition of Fig. (b) and Fig. (c) ^[46]; (e) size dependence of hole capture rate^[46].

将重复频率 90 MHz 的脉冲光筛成重复频率为 1 MHz 的脉冲光.他们基于这个系统对 GaAs 结 构表面的 Co 纳米粒子的空穴产生和复合进行了 实空间直接分析,通过超短激光脉冲激发出非平衡 载流子分布,并结合泵浦-探测技术通过 STM 观察 其弛豫过程,实现了纳米量级的空间分辨率以及皮 秒量级的时间分辨率,所得到的结果如图 4(b)— (e) 所示.从图 4(b)—(e) 可以看出,该系统观察到 了纳秒范围内超快弛豫过程.

2.2 远场多脉冲时空显微成像

与近场显微成像相比,远场成像只能收集物体 衍射出的信息,因此空间分辨率受到衍射极限的影 响,但其具有非侵入性、非接触、宽视场、可实时成像等优点,因此在许多领域都有广泛的应用.

为了提升光学远场成像的空间分辨率,研究人员提出了许多方法.例如为了进一步增大数值孔径 (numerical aperture, NA)而发明的水浸、油浸、 固浸物镜^[47,48],这种方法虽然实现了分辨率的提 升,但并没有突破衍射极限.能够突破衍射极限的 远场显微成像技术也取得了许多突破,除了先前提 到的 STED, STORM, PALM, SIM 以外,还包括 微球透镜^[49]、超透镜^[50]等以收集倏逝波^[51–53]为 基础的超分辨成像技术.将其与飞秒泵浦-探测技 术相结合,可以在远场成像的情况下,获得超越衍 射极限的空间分辨率以及飞秒量级的时间分辨率.

2.2.1 基于高 NA 物镜的时空显微成像

提升光学显微镜空间分辨率的一个重要手段, 就是依据衍射极限规律,使用更大数值孔径的物 镜. 2012 年, Domke 等^[54] 将飞秒泵浦-探测与光学 显微镜相结合,通过两种不同的时间延迟技术得到 了超长时间范围的飞秒激光脉冲刻蚀薄钼膜的完 整过程图像,延迟时间可以覆盖从飞秒到微秒量 级. 在飞秒到纳秒的延迟时间内,泵浦-探测之间的 光程差使用光学延迟线进行调控,获得了小于 840 fs 的时间分辨率;而在纳秒到微秒的时间内,使用皮 秒脉冲进行探测,并用电子延迟来获得纳秒级别的 时间分辨率. 系统的空间分辨率由所使用光学显微 镜的数值孔径决定,所使用物镜的 NA = 0.29,获 得了 1.22 μm 的空间分辨率.

2017年,华东师范大学贾天卿团队^[55]将飞秒 泵浦-探测技术与高 NA 的光学显微镜 (100×, NA = 0.9) 结合,观测了飞秒激光诱导金膜表面亚波长周 期性条纹结构 (laser-induced period surface structures, LIPSS) 的形成过程,并用表面等离激元的 热效应解释了 LIPSS 结构生长过程中的一系列现 象,实现了 300 nm 的空间分辨率和 1 ps 的时间分 辦率. 实验原理如图 5(a) 所示, 一束泵浦脉冲用于 诱导金膜表面产生周期性结构, 另一束探测脉冲则 聚焦到厚 10 mm 的水室中, 在非线性效应的影响 下产生 400—1000 nm 的白光脉冲, 用短通滤波器 过滤出波长 400—550 nm 的部分, 这决定了实验 的时间分辨率为 1 ps 左右. 探测脉冲通过延迟线 调控与泵浦脉冲之间的光程差, 来获取泵浦脉冲到 达样品后不同时刻的表面图像. CCD 所收集到的 图像如图 5(b) 所示, 展示了泵浦脉冲入射后 20— 3000 ps 时间范围内金膜表面的瞬态 LIPSS 的产 生过程.

2.2.2 基于多帧结构光照明的时空显微成像

结构光照明显微成像 (SIM)^{5]} 是一种远场超 分辨显微成像技术,其实现超分辨的原理可以通过 图像的空间频谱来解释.在一般光学显微镜中,显 微镜的空间分辨率取决于它能采集到信号的最大 空间频率,当样品的高频信息高于显微镜的衍射极 限时,这部分信息就无法通过.如图 6(a) 所示,两 个高频条纹叠加时会因为莫尔效应产生低频条纹, 基于同样的原理,如果采用高空间频率的结构光 场 (例如光学干涉条纹) 来照明样品,就可以将样



图 5 (a) 飞秒泵浦-探测显微镜实验装置示意图^[55]; (b) 在 20—3000 ps 之间一系列延迟时间点内, 单个泵浦脉冲辐照样品表面的光学显微照片^[55]

Fig. 5. (a) Schematic of femtosecond pump-probe microscopy setup^[55]; (b) optical micrographs of sample surface irradiated by the single pump pulse observed at the delay time of 20–3000 $ps^{[55]}$.



图 6 (a) 莫尔现象及 SIM 实现超分辨原理^[56]; (b) 基于 DMD 的结构光照明泵浦-探测成像系统光路图; (c) 左侧分别为硅纳米 线样品的 SEM 图像、SPPM 成像、传统光学显微成像, 右侧为 SPPM 成像与传统光学显微成像分辨率对比、SPPM 泵浦-探测获 得样品不同位置的载流子弛豫过程^[50]

Fig. 6. (a) Moire phenomenon and the SIM principle of super-resolution^[56]; (b) schematic of DMD-based structured pump-probe microscope^[50]; (c) the left side: SEM image, SPPM image, and image by conventional optical microscopy of silicon nanowire samples respectively; the right side: the carrier relaxation process at different positions of SPPM imaging and conventional optical microscopy imaging resolution and SPPM pump-probe^[50].

品超衍射极限的高频信息移至光学成像系统可探测的低频区域,从而得到样品的高频信息.此外,为了复原样品的真实频谱分布,需要将探测得到的各频谱分量分离,再将其分别还原至原有位置,最后通过计算处理得到超分辨的样品图像^[56].一般常见的图像还原做法是在条纹结构光照明时引入至少三步相移,再分别拍摄三个不同方向,合计拍摄9张原始图像,才能重构出1张超分辨图像.

如果不借助非线性效应^[57], SIM 技术的空间 分辨率最多能在衍射极限基础上提高1倍^[56],但 是其不需要逐点扫描样品,可大范围成像,具有快 速、超分辨、宽场成像的显著优点.目前,借助于高 速空间光调制器 (spatial light modulator, SLM)、 数字微镜器件 (digital micro-mirror device, DMD) 等设备最高上万帧/秒的切换速度, SIM 技术的时 间分辨已经可以达到毫秒至亚毫秒量级^[58].若将 SIM 技术与飞秒泵浦-探测技术相结合, 理论上可 以获得具有飞秒时间分辨、空间超分辨、宽场成像 特性的显微成像技术.

2016 年 Massaro 等^[59] 首次将飞秒泵浦-探测 技术与 SIM 相结合,提出了一种结构光泵浦-探测显 微镜 (structured pump-probe microscopy, SPPM), 用于硅纳米线的载流子动力学研究,如图 6(b) 所 示.实验中使用中心波长为 800 nm 的泵浦光,用 于激发硅纳米线的载流子运动. 倍频之后的 400 nm 光作为探测光,并用 DMD 编码产生结构光条纹图 案. 探测脉冲在空间上与泵浦场相匹配,并对硅纳 米线样品进行空间扫描,来获得特定时间延迟下的 探测图像. 他们使用具有不同初相位的三张图像进 行重建,使得结构光泵浦-探测显微成像的空间分 辨率达到 114 nm,约为 1/4 波长,突破了衍射极 限. 图 6(c)展示了延迟时间 $\Delta t = 0$ ps 时传统光 学显微成像以及 SPPM 成像结果对比,以及 SPPM 所获得的纳米线不同位置 0—200 ps 时间范围内 载流子弛豫过程结果.

2.2.3 基于单帧傅里叶变换轮廓术的时空 显微成像

2022年, 深圳大学袁小聪、闵长俊团队^[60]将 飞秒泵浦-探测技术和基于单帧结构光条纹的傅 里叶变换轮廓术 (Fourier transform profilometry, FTP)相结合,提出并实现了一种单脉冲结构光探 测、无需多步相移的宽场时空显微镜 (single-probe structured light microscopy, SPSLM).与上述 SIM 技术不同的是, SIM 需要在原始图像采集时引入三 步相移,至少需要三个方向上的9张原始图像,才 能重建出一张超分辨图像,不适用于不可逆的超快 过程成像. SPSLM 在成像时利用傅里叶变换轮廓 术 (FTP)算法,只需要一张结构光照明的原始图 像即可重建出样品表面的三维高度信息. FTP 是 一种只需要单帧图像的三维成像技术^[61,62],虽然还 受衍射极限影响,不能像 SIM 那样实现超分辨,但 无需多步相移,方法简便,已广泛应用于工业检 测、机器视觉等宏观应用^[63,64].基于几何光学的三 角剖分方法^[65],被测样品的高度被认为与 FTP 计 算的相位线性相关,通过三角法解出样品的相位信 息,再通过相位-高度关系最终可以重建样品的三 维表面形貌^[62].

利用 SPSLM 系统可以对飞秒激光烧蚀过程 进行探测,系统光路如图 7(a) 所示.其中飞秒激光 器中心波长为 800 nm 部分作为泵浦光,通过 BBO 晶体倍频之后的 400 nm 脉冲作为探测光. SPSLM 最大的特点是结构光离轴照明,这为 FTP 的三角 测量方法创造了条件.如图 7(a) 所示,探测光束经 过 DMD 后,产生多个衍射级数.通过位于 4*f*-系统 (L3 和 L4) 共焦平面上的光孔,选出+1级和 0 级



图 7 (a) SPSLM系统示意图及光路图,其中红色和紫色分别代表泵浦光和探测光⁶⁰; (b) 单个泵浦光脉冲烧蚀硅表面从 0 到 2.5 ps 采集到的原始图像及重建得到的表面形貌演化图⁶⁰

Fig. 7. (a) Schematic of the SPSLM, where color red and color violet indicate pump light and probe light respectively^[60]; (b) raw images and the reconstructed surface evolution height maps collected from 0 to 2.5 $ps^{[60]}$.

光干涉,产生具有结构光条纹的探测脉冲.图 7(b) 展示了用该系统拍摄的单脉冲烧蚀硅表面从 0 到 2.5 ps 的形貌演变.其中第一行是原始探测图像, 第二行是通过 FTP 算法重建的表面高度图. SPSLM 技术实现了 478 nm 的空间横向分辨率和 22 nm 的纵向分辨率,以及 256 fs 的时间分辨率. 虽然 SPSLM 技术无法达到和 SIM 一样的超衍射 极限分辨,但是具有三维成像、不需要多步相移的 优点,提高了成像速度,适用于激光加工过程中材 料表面形貌超快变化的表征与研究.

2.2.4 基于 PINEM 的时空显微成像

因为电子波长比光要短很多,电子显微镜天然 的就比光学显微镜有更高的空间分辨率. 电子显微 镜与超快激光结合,同样也是实现高时空分辨率成 像的重要手段. 超快透射电子显微镜 (ultrafast transmission electron microscopy, UTEM) 是一 种将超快泵浦-探测技术与透射电子显微镜 (TEM) 相结合而发展出来的技术[66],这项技术提供了可 视化原子量级物体瞬态的能力,能够研究更快的动 力学过程,已成为表征物理、化学、材料科学和生 物学中动态过程的有力工具.其原理是通过一束飞 秒泵浦光激发样品,另一束飞秒探测光进入电子枪 激发探测电子脉冲,然后电子脉冲再入射到样品, 对样品进行电子显微镜的成像.控制泵浦光脉冲、 探测电子脉冲两者到达样品的时间差,就能获得样 品被泵浦光激发后不同时刻的超快动力学成像. 电 子脉冲具有和飞秒激发光相当的脉宽,因此系统的 时间分辨率主要由飞秒激光器的脉宽决定.

由 UTEM 发展而来的光诱导近场电子显微 镜 (photon-induced near-field electron microscopy, PINEM)可以以高时空分辨率直接观察表面 等离激元近场结构,能够实现飞秒量级的时间分辨 率和原子量级的空间分辨率. PINEM 名称中的近 场 (near-field) 主要是指获取的是近场信息,其探 测方式仍然是利用电子显微镜远离样品表面进 行探测,所以成像方式仍然是远场的. 2009年, PINEM 由加州理工大学 Ahmed H. Zewail 教授 团队^[67]首次提出,并实现了光诱导碳纳米管倏逝 场的超快演化成像,如图 8(a) 所示. 在纳米碳纳米 管上,近场的脉冲光电子通过吸收或发射单个或多 个散射光子来进行调制. 通过对这些调制后的脉冲 电子进行能量滤波,可以直接在空间中成像近场电 场分布,再通过调节泵浦-探测脉冲的延迟时间,获 得飞秒时间尺度上的电场动力学过程.

近年来,国内科研团队在 PINEM 领域也有不 少研究成果. 2021年, 中国科学院物理研究所李建 奇教授团队^[68]利用 PINEM 实现了飞秒脉冲激发 银纳米线表面等离激元的近场时间分辨成像,并分 析了不同偏振激发下的等离激元近场分布,如图 8(b) 所示. 他们使用波长 515 nm 的飞秒脉冲作为泵浦 脉冲激发样品的表面等离激元振荡,再使用波长 257 nm 的飞秒脉冲驱动钨丝发射超快脉冲光电子 作为探测脉冲,并通过调节两者的延迟时间,得到 时间分辨电子能量损失谱 (electron energy loss spectroscopy, EELS) 图像. 2022年, 南开大学付学文 教授团队^[69]利用 PINEM 观测到了银膜上飞秒激 光诱导的表面等离激元分布及动力学过程,实验原 理及观测到的超快动力学结果如图 8(c) 所示. 实 验使用波长为 515 nm 飞秒激光诱导银膜表面等 离激元,通过只选择吸收光子能量的电子进行能量 过滤成像,直接观测到了表面等离激元的空间分 布,并通过改变入射激光的偏振方向研究了 PINEM 强度的偏振依赖性. 研究发现与纳米线、纳米棒等 结构的偏振依赖性不同, 激光偏振方向的改变不会 影响银膜上的 PINEM 强度.

2.2.5 基于 PEEM 的时空显微成像

光发射电子显微镜 (photoemission electron microscopy, PEEM) 是一种基于光电效应的显微镜. 其通过入射光子激发材料表面电子,将携带表面信 息的电子通过电磁透镜系统,收集并聚焦到二维电 子成像探测器的焦平面上来成像,具有光子激发-电子探测的工作方式, PEEM 的空间分辨率可以 达到 5.4 nm^[70], 缩短了与扫描电子显微镜分辨率 之间的距离. 随着超快科学的发展和技术进步, 时 间分辨光发射电子显微镜 (time-resolved photoemission electron microscopy, tr-PEEM) 将飞秒激光 的超高时间分辨和 PEEM 的超高空间分辨结合, 从而同时具有超高时间和空间分辨能力,在研究微 纳尺度表面和界面超快动力学过程方面有独特优 势. 其时间分辨率由超快激光系统决定, 空间分辨 率由 tr-PEEM 的电子显微系统决定. tr-PEEM 的 空间分辨率受到电子光学固有的色差和球面像差 的限制,在相差校正系统中可以达到 10 nm^[71]. 需 要说明的是, tr-PEEM 技术与上文提到的 PINEM



图 8 (a) 单个碳纳米管的 PINEM 时间分辨图像. 图片左上角的时间表示电子波包与飞秒脉冲到达纳米管的延迟时间, 颜色表示飞秒脉冲在纳米结构表面周围产生的场强度分布及其随时间的衰减^[67]; (b) PINEM 系统示意图 (左) 和采集的银纳米线在不同时间延迟下的电子能量损失谱 (EELS)(右)^[68]; (c) PINEM 系统示意图及银膜表面等离激元的时间分辨能量过滤图像^[69]

Fig. 8. (a) PINEM result of an individual nanotube, the time in the upper left corner of the blue figures represents the delay time of the electron wave packet reaching the nanotube, and the color reveals the field intensity distribution around the surface of the nanostructure and its decay over time^[67]; (b) schematic illustration of the PINEM apparatus (left) and electron energy-loss spectroscopy (EELS) data for pulsed-electrons interacting with the plasmon near-field (right)^[68]; (c) schematic diagram of the system and energy-filtered time-resolved images of the surface plasmons on the silver film^[69]. 技术都利用电子显微镜进行成像,两者区别在于: PINEM 是飞秒探测光先进入电子枪激发出电子脉冲,电子脉冲再入射到样品进行探测;而 tr-PEEM 是飞秒探测光直接入射到样品,激发出样品的光电 子进行探测.

tr-PEEM 按照泵浦光和探测光的波长是否相 同,可以分为干涉泵浦-探测技术和双色泵浦-探测 技术^[72,73], 如图 9(a) 所示^[74]. 干涉泵浦-探测技术 中的泵浦光和探测光为完全相同的两个脉冲,可通 过马赫-曾德干涉仪 (Mach-Zehnder interferometer, MZI)产生,并通过调节 MZI 其中一路的延迟线, 改变泵浦-探测时间延迟. 激光光源一般为 20 fs 或 10 fs 以下的超短脉冲, 并采用高精度的压电平 移台作为延迟线. 干涉泵浦-探测技术常用于研究 表面等离激元 (SPP) 等的超快动力学过程. 双色 泵浦-探测技术一般采用中心波长不同的两个脉冲, 如:中心波长 800 nm 的基频光和其三倍频光分别 作为泵浦光和探测光. 双色泵浦-探测常用于研究 材料激发态载流子的弛豫动力学过程,并根据所研 究材料的能带结构和关注的物理过程,选择合适的 泵浦-探测光波长组合.

2005年,美国匹斯堡大学 Kubo 等^[78] 首次将 干涉时间分辨双光子光发射 (interferometric twophoton time-resolved photoemission, ITR-2PP) 技术^[75] 与 PEEM 技术^[76,77] 相结合,对银光栅上飞 秒激光脉冲 (400 nm, 10 fs) 激发 SPP 的超快过程 进行了研究,获取了具有深亚波长空间分辨率 (50 nm) 和亚飞秒时间精度 (0.33 fs) 的 SPP 脉冲激发及传 播过程探测,如图 9(b) 所示.这为纳米结构/器件 中超快 SPP 的动态过程研究提供了新方法.

近年来,基于超快 PEEM 的成像技术发展迅速.2017年,冲绳理工大学 Man 等^[79] 通过将飞秒 泵浦-探测技术与光谱光电子显微镜相结合,对 II 型二维 InSe/GaAs 材料异质结构中光激发电子从 高能到低能态的运动进行了成像,如图 9(c)所示. 在光激发瞬间,能量分辨光电子图像显示出光载流 子在空间和能量上的高度非平衡分布.之后,在非 平衡光载流子的作用下,电荷的空间再分布,从而 形成内部电场,弯曲半导体带,最终阻碍进一步的 电荷转移.通过将不同延时拍摄的图像组合在一 起,得到了 100 ps 内的运动过程,揭示了光激发 II 型异质结构中的电子转移过程.



图 9 (a) tr-PEEM 两种泵浦-探测光路类型^[74]; (b) Ag 光栅上的四个局部 SPP 的 ITR-PEEM 结果. 泵浦和探测脉冲之间的延迟 时间 (*τ*_d) 从-0.33 fs 增加到 40.69 fs, 步长为 0.33 fs^[78]; (c) 通过 tr-PEEM 拍摄了在光激发后, InSe/GaAs 异质结构中的电子随时 间的积累 (红色) 和耗尽 (蓝色) 等转移过程^[79]

Fig. 9. (a) Two pump-probe schematic of tr-PEEM^[74]; (b) ITR-PEEM of the four localized plasmons on the silver grating framed. The delay time between the pump and probe pulses (τ_d) is advanced from -0.33 to 40.69 fs with an increment step of 0.33 fs^[78]; (c) electron transport over time in the InSe/GaAs heterostructure showing the initial accumulation (red) and eventual recombination (blue) after photoexcitation^[79].

2.2.6 基于泄露模辐射的时空显微成像

泄露模辐射显微镜 (leakage radiation microscopy, LRM) 是一种对界面上传播的表面等离激 元 (SPP) 等倏逝波进行成像的远场光学显微成像 方法. SPP 在金属薄膜表面传播的过程中, 会有一 部分能量泄露进衬底之中, 通过检测其泄露模式可 以定量成像和分析 SPP 在金属薄膜上的传播, 国 际上已经有大量利用 LRM 对 SPP 成像的研究报 道^[80–82]. 若将 LRM 与飞秒激光技术相结合, 就能 以飞秒量级时间分辨率成像 SPP 脉冲波包运动, 研究 SPP 波包的特性, 例如群速度和相速度等.

2016年, 法国 Ebbesen 团队^[83]利用结合飞秒 激光空间外差干涉方法的 LRM, 实现了金属膜表 面单个 SPP 波包传播的时间分辨观测, 并通过干 涉信息计算出 SPP 传播的群速度和相速度. 所使 用的方案如图 10(a) 所示,在马赫-曾德干涉仪中 插入一个 LRM,在该干涉仪的输入端,单束飞秒 激光脉冲分为参考脉冲与 SPP 激发脉冲两束. 其 中一束用于从上方激发金膜表面的 SPP 信号,再 通过高 NA 油浸物镜 (图 10(a) 中 O₂)收集 SPP 的泄露辐射信号. 然后,该泄露模脉冲与来自干涉 仪另一支臂的参考脉冲相结合,当两个脉冲在时间 和空间上重叠时,可以在 CMOS 相机中观察到干 涉图像,两个脉冲间的时间延迟可以通过光学延迟 线进行控制. 结果如图 10(b) 所示,展示了延迟时 间为 190 fs 下干涉输出的图像及其强度的横切曲线.

实验中所测量得到不同时刻下的泄露模干涉 图像如图 10(c) 所示, 表征了 200, 230 和 260 fs 三



图 10 (a) 通过飞秒 LRM 成像 SPP 波包运动的实现系统光路图^[83]; (b) 延迟时间为 190 fs 时 CMOS 相机采集到的干涉图像^[83]; (c) 不同时刻下 (200, 230, 260 fs) 实验中获得的泄露模干涉图与理论值 (绿色虚线) 的比较, 用于表征 SPP 波包运动^[83]

Fig. 10. (a) Implementation of femtosecond LRM imaging SPP wave packet^[83]; (b) LRM image recorded on the CMOS camera at the output of the interferometer for a time delay of 190 fs^[83]; (c) SPP wave packet motion of experimental time-resolved interferograms obtained by LRM cross-cut images for the different time delays of 200, 230 and 260 fs, compared with the theoretical values (green dashed line)^[83]. 个时刻下的 SPP 波包传播情况,并与理论模拟曲线 (绿色虚线) 吻合较好. 实验所测量的 SPP 波包 群速度为 2.901×10⁸ m·s⁻¹,相速度为 (2.94±0.01)× 10⁸ m·s⁻¹. 该技术可用于定量分析 SPP 在平面薄 膜上的传播,可同时实现 10 fs 量级的时间分辨 率、以及接近衍射极限的空间分辨率.

2.3 远场单脉冲时空显微成像

虽然基于飞秒激光的泵浦-探测技术可以提供 飞秒尺度的高时间分辨率,但泵浦-探测技术需要 设置泵浦光、探测光之间不同时间延迟,重复激发 样品的动态变化过程,并将重复结果近似视为相同 过程的不同瞬间.然而,实际情况下,考虑到样品 材料成分的不均匀性、表面形貌的不均匀性、以及 激光能量的不稳定性,无法保证每一次重复激发都 完全相同,因此泵浦-探测技术存在其固有的局限 性,即不适合对随机的、难以重复的过程进行探测.

为了克服泵浦-探测技术在动态测量中的不足, 研究人员开发了多种基于单次脉冲的时空显微成 像技术.单脉冲成像技术利用单个超快脉冲就能捕 捉到不同时刻的动态过程,实现实时成像,克服了 泵浦-探测技术不适用于随机、非重复过程的缺点. 需要说明的是,单脉冲时空成像一般基于远场成像 技术,因为不少远场成像技术可以直接输出二维、 宽场的图像.而近场成像一般要求探针逐点扫描, 每个点至少需要一次脉冲来激发信号,所以不具有 单脉冲成像的能力.以下着重介绍几种代表性的远 场单脉冲时空显微成像技术.

2.3.1 压缩超快成像

压缩超快成像技术 (compressed ultrafast photography, CUP) 是 2014 年由加州理工大学汪立 宏院士团队^[84]首先提出, 之后引起了全球相关领 域科学家的关注. 作为一种计算成像方法, CUP 包 括正向数据采集过程和反向数据重构过程. CUP 技术的数据采集过程主要包括编码、偏转及时空压 缩三个过程. 首先三维动态场景经过编码器进行随 机二进制模式编码, 然后编码后的信息进入到偏转 器进行时间偏移, 即不同时刻的信息会偏转到不同 的位置, 最后进行时空积分的叠加压缩, 可以得到 一个包含时空三维信息的二维平面数据, 最后通过 压缩感知算法对其进行解码, 即可得还原出原始的 时空信息. 相比于其他单次超快成像技术, CUP 的 一大优势是不需要专用主动照明^[85], 因此 CUP 可 以成像各种发光物体, 例如荧光或生物发光体.



图 11 (a) T-CUP 系统示意图.其中黑色虚线框为条纹相机中的条纹管的详细图示^[86]; (b) 使用 T-CUP 系统得到的飞秒脉冲时间聚焦的时空演化^[86]

Fig. 11. (a) Schematic of the T-CUP system, where the black dashed box is a detailed representation of the striped tube in the striped camera^[86]; (b) spatiotemporal evolution of the femtosecond pulse time-focus obtained using the T-CUP system^[86].

2018年, 汪立宏团队^[86]在 CUP 原型的基础 上,进一步提出了单脉冲每秒10万亿帧的压缩超 快成像系统 (T-CUP), 并在单摄像机曝光中以 100 fs/帧间隔实现了单个超短激光脉冲在动态散 射介质中聚焦过程的实时、超快、被动成像,实验 光路图如图 11(a) 所示. 首先高速运动的物体所成 的像通过分束器分成两束,其中一束进入外部 CCD, 由外部 CCD 直接记录整个曝光时间内物体随时间 演化的时间积分;另一束光聚焦到 DMD 上,由 DMD 进行编码, 然后进入到飞秒条纹相机中, 实 验所用的条纹相机最高时间分辨率为 200 fs. 为了 记录二维图像信息,将条纹相机的入口狭缝完全打 开,光信号在光电阴极激发出的电子经过电压后在 空间方向上偏转,并由检测器记录.最终借助重建 算法,可以获得帧速率高达10 Tf/s 的动态场景的 延时视频,时间分辨率达到了100 fs.

在聚焦过程中, 超短激光脉冲的宽度和强度发 生剧烈变化, 因此需要飞秒级曝光来捕捉这种精细 现象中产生的瞬时光场. 他们利用该系统研究了脉 宽为 50 fs 的飞秒脉冲的时空聚焦过程, 揭示了脉 冲在聚焦传播时强度、形状和宽度的完整演变, 结 果如图 11(b) 所示. 同时, 他们提出, 如果将系统 中 (10×, NA = 0.12) 的聚焦物镜替换为 20×的高 数值孔径物镜, 该系统可以提供 100 fs 的时间分辨 率, 1 µm 的空间分辨率, 以及 150 µm 的大视场.

2.3.2 光栅原理全光成像

采用光栅原理的超快摄影具有帧速高和帧数 充足的优点,然而,由于机械运动机制、时空电荷 效应、电子束扫描设备中固有的电子抖动等限制, 现有的超快光栅分幅相机无法在原子运动的时间 尺度上工作.2021年,深圳大学李景镇、徐世祥团队^[87] 将采样理论和光谱时间编码技术相结合,提出并演 示了一种新的基于光栅原理的全光成像技术 (alloptical photography with raster principle, OPR), 该技术可以绕过这些限制,在原子时间尺度上实现 实时捕捉超快现象的成像.同时,与压缩感知算法 相比,OPR 具有更直接、更快速的重建算法和更高 的稳定性.

OPR 分为两个步骤:数据采集和数据重建,其 中数据采集可以由光栅分幅相机 (raster framing camera, RFC) 完成,基于 RFC 进行采样的原理如 图 12(a) 所示. 从图 12(a) 可以看到,可以将瞬态 场景看作时间离散化的帧序列,并用线性啁啾脉冲 照明. 通过物镜将被照明的物体成像到微透镜阵列 上,即可形成中继图像. 中继图像经过微透镜阵列, 微透镜阵列的每一个小透镜都对物镜的入瞳成像, 形成光栅图像,该光栅图像即为采样后的物体图 像. 光栅图像经过一个 4f系统,其中频谱面上放置 衍射光栅,由于照明光为连续啁啾脉冲,就能在像 面上形成光谱空间分离的光栅图像,它是时间编码 的单波长光栅图像的累积,其中不同波长的图像位 于检测平面的不同位置.

数据重建可以通过傅里叶变换实现. 通过系统 校准,可以从时间编码的光栅图像中提取出每个单 波长的光栅图像,最后通过傅里叶变换,可以得到 该波长下的物体图像,由于啁啾脉冲波长和时间的 映射关系,即可得到物体随时间动态演化的图像. 同时,还可以通过光栅图像在检测平面上像素大小 来计算帧之间的间隔时间,OPR 的理论时间分辨 率可以达到 10 Tf/s (即 100 fs).

为了证明了 OPR 的可靠性,他们使用 OPR 技术观测了空气和玻璃中等离子体的运动过程,并 和泵浦-探测成像的结果进行对比.图 12(b)展示 了 OPR 单次成像的实验结果,实现了从 0—5.5 ps 下等离子体运动过程的超快摄影,实现了 90 lp/mm (11.1 μm)的空间分辨率,帧速率为 2 Tf/s 的时间 分辨率 (500 fs).同时与泵浦-探测技术的成像结果 对比,两种模式的实验结果基本一致,证明了 OPR 技术捕捉时空三维瞬态场景的可靠性.

2.3.3 啁啾光谱映射超快成像

2021年,华东师范大学张诗按团队^[88]提出了啁啾光谱映射超快成像技术 (chirped spectral mapping ultrafast photography, CSMUP). 与泵浦-探测技术不同, CSMUP 使用具有时间色散的单个啁啾宽带激光脉冲作为探测光源来记录超快动力学,高光谱相机作为检测器件来同时获取光谱和空间信息. 基于啁啾激光脉冲的时间-光谱映射关系,可以根据光谱图像恢复出不同时刻下的超快动力学成像结果. CSMUP 不需要依赖光谱信息的空间偏转, 而是直接使用高光谱相机对不同波段的光谱信号同时响应, 来实现不同波长图像的获取.

高光谱相机基于具有高光谱法布里的标准 CMOS 传感器设计而成,在传感器像素结构顶部 添加法珀干涉滤波器,过滤出不同的光谱带,从而



图 12 (a) 利用光栅分幅相机 (RFC) 进行采样的 OPR 原理图^[87]; (b) 利用 OPR 单次激发超快成像系统采集到的空气中等离子体运动过程图像^[87]

Fig. 12. (a) Schematic of OPR using the raster framing camera (RFC) ^[87]; (b) images of plasma motion processes in the air collected by the OPR single-shot ultrafast imaging system^[87].

能够在多个不同的光谱范围内工作.实验所使用的 高光谱相机有 25 个单独的光谱带,排列为 5×5 阵 列,因此它可以在一次曝光中捕获 25 个高光谱 2D 图像.基于这 25 个不同波段的光谱图像,通过时 间-光谱映射关系对应到不同的时间序列,从而实 现单脉冲时间分辨测量.

CSMUP系统如图 13(a) 所示, 钛宝石激光放 大器输出激光分为两条路径, 一条通过 BBO 晶体 产生 400 nm 泵浦脉冲, 另一条路径聚焦到 YAG 晶体中, 以产生具有从可见光到近红外的宽光谱成 分的超连续激光脉冲. 使用长度为 60 cm 的玻璃 棒拉伸激光脉冲宽度并产生正啁啾超连续激光脉 冲, 持续时间为 100 ps. 400 nm 泵浦脉冲和啁啾 探测脉冲通过二向色镜组合, 然后用物镜聚焦在硅 样品表面. 最后使用高光谱相机记录动态图像, 该 相机收集了 659—949 nm 范围内不同波长的 25 幅 光谱图像. CSMUP 的时间分辨率取决于啁啾激光 脉冲的持续时间和高光谱相机一次能够采集的光 谱带数量 (该系统为 25 个光谱带), 因此可计算出 该系统的时间分辨率为 4 ps. 他们用光栅测量了该 系统的空间分辨率,当使用 50×物镜进行观察时, 能够分辨 1200 pl/mm 的光栅,所以最终达到小于 833 nm 的空间分辨率、以及 4 ps 的时间分辨率.

为了验证该系统的时空成像能力,他们使用 400 nm 飞秒激光脉冲在厚度为 0.5 mm 的抛光硅 晶片上烧蚀,并使用 CSMUP 成像其超快动力学 过程.所记录的 25 张不同时刻单脉冲烧蚀图像如 图 13(b)所示,可以看出,从 8—26.6 ps 反射强度 逐渐增加,归因于载流子的晶格加热-声子散射所 带来的高反射率. 38.4 ps 处之后中心区域变暗,是 由于材料喷发引起的表面形貌变化和材料蒸发 引起的光吸收/散射引起,说明烧蚀开始出现.这 些结果证明了此技术在激光加工监测领域的应用 前景.

2.3.4 时序全光映像摄影术

2014年,日本东京大学 Nakagawa 等^[89]和 Sakuma 教授课题组^[90]提出了时序全光映像摄影术 (sequentially timed all-optical mapping photography, STAMP). STAMP 是一种单次主动式照明 超快成像技术,需要特定的照明光源.主动式照明



图 13 (a) 用于飞秒激光烧蚀测量的 CSMUP 系统^[88]; (b) CSMUP 在 400 nm 飞秒激光照射下对硅烧蚀的单脉冲不同时刻动力 学成像结果^[88]

Fig. 13. (a) System configuration of CSMUP for the femtosecond laser ablation measurement ^[88]; (b) single-shot laser ablation dynamics measurement of silicon under a 400 nm femtosecond laser exposure captured with CSMUP^[88].

超快成像技术一般是把照明光的空间、频谱或者相 位信息通过计算转换为时间信息,用照明光的时间 信息反演动态过程,其可实现的最高帧速率约为 4.4 Tf/s,对应帧间隔约 227 fs.

STAMP 的技术原理如图 14(a) 所示, 其系统 由五部分组成:超短脉冲激光器、时间映射装置 (temporal mapping device, TMD)、空间映射装置 (spatial mapping device, SMD)、图像传感器和计 算机. 首先, 从光源发射的超短激光脉冲通过 TMD 后,产生多个不同中心波长的超短脉冲.TMD由 一个脉冲展宽器 (如玻璃棒、棱镜对或光纤) 和一 个脉冲整形器 (如一个带有空间光调制器的 4f系 统)组成.该脉冲整形器将啁啾脉冲"裁剪"成脉 宽、强度完全相同,但不同中心波长的多个子脉冲. 子脉冲由运动的目标图像编码之后,通过空间映射 装置 SMD 将其在空间上进行分离,并将不同脉冲 指向图像传感器的不同位置. SMD 由衍射光栅、 潜望镜阵列和透镜组成,可在图像传感器上形成子 脉冲图像而不变形,空间分离的子脉冲最终由图像 传感器探测. 最后对图像传感器上记录的图像进行 数字处理和重新组合,根据时间-光谱以及光谱-探 测器空间坐标之间的映射关系,就可以从携带时间 信息的图像帧中重建出超快的运动图像.

STAMP 相机的帧速率和曝光时间可以通过 调整 TMD 中的时间色散来确定,以匹配不同过程 的时间尺度,例如通过增加 SMD 中潜望镜阵列中 潜望镜的个数,来增加图像采集的帧速率.同时, STAMP 在宏观、微观两种成像条件下都可以实现 高像素分辨率成像:在微观成像条件下,成像像素 为 680×560,空间分辨率为微米量级;在宏观成像 条件下,成像像素为 600×490,空间分辨率为 10 μm 量级.其时间分辨率为 227 fs,由于采用了光谱图 像编码的方法,将光谱分配给不同时刻的信息,这 就导致了帧数与系统的时间分辨率之间是相互制 约的.

STAMP可用于在飞秒时间尺度上观察晶体 中的声子动力学 (图 14(b)). 他们将脉冲能量 40 μJ、 脉宽 70 fs 的激发脉冲聚焦到 LiNbO₃ 晶体中, 通 过脉冲受激拉曼散射产生声子. 图中显示了不同时 刻的声子动力学过程, 包括激光脉冲的强电磁场激 发晶体中的晶格振动, 然后晶体形成声子-极化子 波包, 并从激发区域传播出去.

2.3.5 非共线光学参量放大成帧成像

2020年,深圳大学李景镇、徐世祥团队^[91]提 出了一种基于光学参量放大 (optical parametric amplification, OPA) 的单次超快光学成像技术, 称为非共线光学参量放大的成帧成像 (framing imaging based on noncollinear optical parametric amplification, FINCOPA) 技术,首次将非共线光 学参量放大用于单次光学时空成像中.

如图 15(a) 所示是啁啾脉冲光照明、超短脉冲 泵浦取样的 FINCOPA 超快实时多幅成像系统原 理图.在这个系统中,利用基于光栅原理的脉冲展 宽器,可以将飞秒脉冲展宽成脉宽 50 ps 的啁啾脉 冲,利用啁啾脉冲信号光使不同时刻时变对象加载





到不同波长上,再利用 35 fs 的泵浦光调节不同时 刻的延迟,使其在四个 OPA 中对携带不同时刻信 息的啁啾脉冲泵浦取样,即获得四幅时序的闲频光 图像信息.在通过波长分离器之后,400 nm 脉冲被 分束器组分成四个子脉冲,作为泵浦光分别进入四 个光学参量放大器 (NCOPA-1 至 NCOPA-4).由 于这里放大器的数量是 4,因此可以一次拍摄得到 四帧图像,这主要受飞秒激光系统的输出脉冲功率 的限制.成像的时间分辨率取决于泵浦光的脉冲宽 度以及各路泵浦光脉冲的相对时间延迟. 利用这个系统,作者研究了空气中等离子体光 栅演化过程的单次成像,等离子体光栅的空间周期 最小为10 μm,寿命为ps量级.使用非共线等离子体 干涉仪 (noncollinear plasma interferometer, NCPI) 通过两个非共线 800 nm 超短脉冲激发空气等离 子体光栅,光栅的周期可以通过两个脉冲的干涉角 来调整.如图 15(b)展示了从 0—30 ps下的16 张 等离子体光栅运动图像.从图 15(b)可以看出,随 着时间的推移,等离子体光栅从左到右的条纹逐渐 可见.实验时的光栅周期为12 μm,在实验中实现



图 15 (a) FINCOPA 技术原理图^[91]; (b) 用 FINCOPA 对等离子体光栅运动进行时间分辨成像^[91] Fig. 15. (a) Schematic diagram and experimental setup of FINCOPA^[91]; (b) time-resolved imaging of the plasma grating motion performed with FINCOPA^[91].

了 50 fs 时间分辨率、12 μm 空间分辨率的时空光学 成像,有效帧速率为 10 Tf/s. 作者还使用 FINCOPA 可视化高速旋转动态过程,实现了最高 15 Tf/s 的 帧速率. 若使用 20×物镜进行成像,FINCOPA 可 以实现 300 pl/mm (约 3 μm)的空间分辨率,意味 着其时空分辨率还可进一步提升.

3 超高时空显微成像的应用研究

超高时空显微成像技术因其兼具高时间、高空间分辨率,被广泛应用于分子结构动力学^[33]、光合作用^[34]、飞秒激光微加工^[96,97]、光电材料/器件中的载流子转移^[107-109]、光子轨道角动量动力学^[114]等各种微观、超快过程的探测.下面将对近年来超高时空显微成像的一些代表性应用研究进展进行介绍与分析.

3.1 超快激光加工过程检测

超快激光加工具有高精度、高效率、低附带损 伤和广泛适用性,是精密加工的有力工具.对超快 激光加工的超快动力学进行成像,对于理解加工机 理和建立相应的物理模型是非常重要的.1985年, Downer等^[92]首次将飞秒泵浦-探测技术和光学显 微镜相结合,实现了硅表面激光烧蚀过程的成像, 所达到的时间分辨率为100 fs,能够探测的时间过 程为 600 ps,但所能达到的空间分辨率只有 5 μm. 从此,对飞秒激光烧蚀过程机理的揭示成为超高时 空分辨显微镜的重要应用之一,国际上已经有很多研究成果揭示了不同材料上激光烧蚀、激光诱导表面周期性结构 (LIPSS) 的形成过程^[93-95].

2017年,中国科学院长春光学精密机械与物 理研究所中美联合实验室郭春雷教授团队^[96]将泵 浦探测技术与光学显微镜相结合,开发了一种基于 零背景和高对比度散射光的光学时空成像技术.通 过该技术,捕捉到飞秒激光诱导的金属表面形态结 构动力学从开始到结束的完整时空演变,即从初始 瞬态表面波动到熔化和烧蚀,直到再溶解结束,如 图 16(a)所示.他们在实验中发现瞬态表面结构首 先出现在约 100 ps 的延迟时间,这归因于表面层 中压力松弛驱动的烧蚀.在有利于纳米结构形成的 较低激光烧蚀功率下,瞬态表面结构首先出现在烧 蚀斑点的中心部分;而在有利于微米结构形成的较 高激光烧蚀功率下,纳米结构首先出现在外围,随 后微米结构在中心区域出现.

2022年, Spellauge 等^[97]将泵浦-探测技术与 光学显微镜相结合,分别探测了空气和水环境中金 膜的皮秒激光诱导烧蚀动力学,实验所搭建的超快 泵浦-探测显微镜系统具有 630 nm 的横向空间分 辨率,以及 500 fs 的时间分辨率. 通过测量烧蚀结 构的瞬态反射率,将水和空气中的烧蚀过程进行对 比,证明了水约束层在皮秒到微秒时间尺度上显著 影响着烧蚀动力学,如图 16(b)所示. 水层有助于 电子发射诱导的光学击穿产生等离子体,将烧蚀羽



图 16 (a) 在 1.0 J/cm² 能量密度的泵浦脉冲后, 锌表面在不同延迟时间的 CCD 图像^[96]; (b) 空气和水中的皮秒激光诱导烧蚀动 力学^[97]; (c) 泵浦功率为 0.29 J/cm²下, 第二和第三个脉冲叠加后硅表面的超快形貌演变, 并将最终结果与原子力显微镜 (AFM) 进行比较^[00]

Fig. 16. (a) CCD images of the Zn surface impacted by pump pulse at different delay times with energy of $1.0 \text{ J/cm}^{2[96]}$; (b) picosecond laser-induced ablation in air and water^[97]; (c) ultrafast topography evolution on the Si surface impacted by 2nd and 3rd pulses with energy of 0.29 J/cm^2 , and final results compared with AFM^[60].

流限制在数百 ps 的时间尺度上,并促进约 1 ns 后 空化气泡的产生.实验结果完整地展示了从 1 ps 的早期阶段到空化泡崩溃、纳米颗粒被喷射的激光 烧蚀机制,与已建立的理论预测非常一致.

2022年,深圳大学袁小聪、闵长俊团队[60]利

用宽视场单探测结构光显微镜 (SPSLM), 成像了 LIPSS 的表面三维形貌演变过程. LIPSS 是表面结 构加工领域的研究热点, 其产生原理目前最为广泛 接受的理论模型为干涉模型, 包括入射激光与表面 散射波的干涉模型^[98] 以及表面等离激元 (SPP) 干

涉模型^[99,100]. LIPSS 的条纹方向与激光的偏振有 关,一般是垂直于偏振方向,少部分平行于偏振方 向. 根据表面波干涉模型, LIPSS 的周期与数由入 射激光波长、材料折射率和激光入射角共同决定. 作者利用三个能量相同的泵浦脉冲依次入射到硅 晶片样品表面诱导 LIPSS 结构, LIPSS 的演化结果 如图 16(c) 所示. 单个泵浦脉冲能量为 0.29 J/cm², 重复频率设置为 10 Hz. 由于泵浦光在样品平面上 是一个艾里光斑,光斑中心处的能量较高,而边缘 处的能量密度相对较低,因此光斑中心的地形变化 比边缘附近的地形变化更剧烈. 在连续的第二和第 三脉冲冲击由第一脉冲诱导的结构后, LIPSS 现象 开始出现,其空间方向垂直于激光的偏振方向.由 于光斑中心能量较高,因此 LIPSS 从中心开始产 生,逐渐扩散到光斑边缘区域.研究超快脉冲作用 过程中不同材料表面的形态响应和形貌演变,对于 理解 LIPSS 的潜在机制具有重要意义.

3.2 光电材料/器件的载流子动力学表征

近年来,许多具有优良光电性质的新型低维材料的出现,为新型光电材料和器件的研究与发展注入了新的活力.因此,对半导体器件及新型二维材料的中载流子动力学的研究至关重要,这将帮助人们更深入地了解其中的奥秘.超高时空分辨显微成像技术兼具超快光学和表面载流子高分辨探测的优点,是研究这些型光电材料与器件的强有力工具.

二维过渡金属二卤化物 (TMDs) 具有许多奇特的性质,例如在单层样品中出现直接带隙^[101],以及谷极化^[102],因此 TMDs 在光信号收集^[103]、高灵敏光电探测器^[104]、场效应晶体管^[105]、发光二极管^[106]等领域中得到广泛应用.全面了解二维过渡金属二 卤化物 (TMDs) 中的超快电子动力学对于其在光电子器件中的应用是非常重要的.2018年,新加坡的 Loh 团队^[107] 报道了使用飞秒时间分辨光发射电子显微镜 (tr-PEEM) 来成像化学气相生长 (chemical vapor deposition, CVD) 的单层二硒化钨 (WSe₂)的超快 (亚皮秒到皮秒) 载流子动力学过程,如图 17(a) 所示.对 tr-PEEM 数据的分析提供了单个 WSe₂ 薄片内各种时间常数下的空间分布,如图 17(a) 展示了 WSe₂ 薄三个不同位置点处信号强度随延迟时间变化曲线,反映了不同位置下的电子弛豫.

除了二维材料,一维材料如纳米线的热电子弛 豫和输运动力学过程最近也被报道. 2021年, Wittenbecher 等^[108]利用 tr-PEEM 在飞秒时间尺度 上成像了直径 100 nm 的 InAs 纳米线内光生热电 子的弛豫过程,如图 17(b)所示.实验系统的时间 分辨率为 30 fs. 他们观察到热电子在 100 fs 内传 输到纳米线表面,发现电子-空穴散射在前几皮秒 期间对热电子冷却有很大影响,而声子散射在更长 的时间尺度上更为显著.实验证明,根据激发光偏 振,纳米线的纤锌矿和锌铅矿晶体段的冷却时间尺 度不同.通过实验确定得到的热电子传输机制,将 会在纳米器件的设计研发中发挥重要作用.

除了低维材料,电子动力学过程还可以在更小的空间尺度上被观测到,即直接观测分子中电子的弛豫过程,这对理解和控制化学反应具有关键作用.2022年,Garg等^[109]报道了利用扫描隧穿显微镜结合阿秒激光技术,在埃尺度(10⁻¹⁰ m)的空间分辨率以及亚飞秒尺度时间分辨率下,直接观察到<6 fs的近红外激光脉冲在分子中诱导的量子电子相干,如图 17(c)所示,实现了电子基态与表面态相互转移的花四羧酸二酐分子(PTCDA)的量子电子相干干涉的时空成像.

3.3 表面等离激元的超快动力学表征

SPP 是由金属表面的自由电子随入射光子同频率集体振动,从而产生的一种在金属表面近场范围内传播的局域电磁波模式^[110,111].因此 SPP 既可以通过光子进行探测,也可以通过电子进行探测,对 SPP 的超快动力学成像可以使用光学显微镜或电子显微镜进行.

2015年, Nishiyama 等^[112]利用飞秒近场光学 显微镜在 100 nm, 10 fs 的时空分辨下, 观察了单 个金纳米棒中 SPP 波包的产生和动力学. 在用超 短脉冲同时激发纳米棒的两个 SPP 模式后, 获得 了反映波包往复运动的时间分辨信号的衰减和恢 复特征, 如图 18(a) 所示. 瞬态近场图像的空间特 征随时间变化, 是由于两种 SPP 模式的空间特征 在 20 fs 的时间延迟交替出现. 作者理论分析了光 脉冲激发 SPP 波包传输的运动过程, 发现可以通 过调整泵浦-探测脉冲之间的时间延迟来控制 SPP 波包的空间特征, 为未来实现对 SPP 波包动 力学的操纵提供了新方法.

具有手性响应的 SPP 手性微纳结构, 也是近 年来 SPP 的研究热点之一. 这些 SPP 手性微纳结 构的手性响应特性, 可以通过改变入射光的方向/



图 17 (a) WSe₂薄片的时间分辨成像以及三个不同位点处信号强度随延迟时间变化曲线^[107]; (b) 单个 InAs 纳米线中的热电子 动力学. 在不同泵浦-探测延迟时间下拍摄的 tr-PEEM 图像^[108]; (c) 花四羧酸二酐分子 (PTCDA) 量子相干干涉的时空分辨成像^[109] Fig. 17. (a) Time-resolved imaging of WSe₂ flake and Representative time traces obtained for single pixels located at three different positions^[107]; (b) hot electron dynamics in a single InAs nanowire. Time-resolved PEEM images taken at different pump-probe delay time^[108]; (c) space-time-resolved imaging of quantum coherent interference of PTCDA^[109].

偏振、手性结构的形状/材质等方式实现调节,但 是其光学响应中的时空过程仍不清楚. 2021年,日 本北海道大学 Misawa 课题组^[113]利用 tr-PEEM 在纳米空间尺度和飞秒时间尺度下,观测了两个正 交取向的金纳米棒在斜入射的左旋圆偏振 (lefthanded circular polarization, LCP) 和右旋圆偏振 (right-handed circular polarization, RCP) 条件下, 由反对称和对称模式 SPP 激发引起的巨大手性光 学响应,如图 18(b) 所示. 作者通过调控泵浦-探测 脉冲之间的延迟时间,得到了金纳米棒二聚体的超 快光电发射强度的时间演变,显示了 LCP 和 RCP 光激励的不同振荡行为,图 18(b)显示了延迟时间 为0fs时的图像.此项研究证明时空成像技术能够 在纳米和飞秒的时空尺度下表征手性光学响应,为 研究光学手性的时空动力学以及与 SPP 模式相互 作用提供了新途径.

由于 SPP 可以形成表面旋涡光场,具有携带

轨道角动量 (orbital angular momentum, OAM) 的 能力, 而对 SPP 所携带的 OAM 进行探测和表征 对于进一步理解微观条件下 OAM 生成、演化特性 及其与原子、分子相互作用的动力学过程具有重要 的意义. 2017年, Spektor等^[114]利用飞秒激光在 螺旋线形纳米金属结构中激发 SPP 旋涡场,并用 tr-PEEM 在 100 nm 的空间尺度和亚飞秒的时间 尺度下,得到了 SPP 涡旋的超快时间演化过程与 群速度特性. 金属平面上的螺旋状狭缝结构为所激 发 SPP 提供了螺旋相位, 当选用圆偏振光激发 SPP 时,同时会发生自旋角动量到 OAM 的转化.因此, 狭缝提供的螺旋相位与入射光子所携带的自旋角 动量共同决定了最终所形成 SPP 涡旋的 OAM. 作者采用泵浦-探测的方法,研究了 SPP 涡旋场在 约 2.67 fs 的单个光学周期内演化的超快动力学过 程 (图 18(c)), 直观表征了 SPP 所携带的 OAM 动 力学特性.



图 18 (a) 金纳米棒的瞬态近场图像中沿着棒轴的线轮廓的时间变化^[112]; (b) LCP 和 RCP 光反对称模式和对称模式的激发下的光电发射强度随时间演变图及 0 fs 下的 PEEM 扫描图像^[113]; (c) tr-PEEM 观测 SPP 携带 OAM 实验示意及观测结果, SPP 涡旋场在约 2.67 fs 的单个光学周期内演化状态的快照序列图^[114]; (d) ITR-PEEM 对从银膜矩形沟槽发射的飞秒 SPP 的时空演化成像^[115]; (e) 金纳米链的拓扑边态动力学过程^[116]

Fig. 18. (a) Time variation of the line profiles along the rod axis in transient near-field images of nanorod^[112]; (b) PEEM-measured (solid lines) and theoretically fitted (dashed lines) photoemission intensity curves against the delay time between the two pulses for LCP and RCP light, corresponding to excitation of the antisymmetric mode and symmetric mode, respectively, as indicated by the PEEM images with a delay time of 0 fs in the insets^[113]; (c) schematic experimental methodology and experimental tr-PEEM snap-shot sequence of the rotating field of a plasmonic vortex in the revolution stage within a single optical cycle of ~2.67 fs^[114]; (d) spatial-temporal evolution imaging of the femtosecond SPP emitted from the rectangular grooves of the silver membranes by ITR-PEEM^[115]; (e) topological edge state dynamic processes of gold nanocarticles^[116].

2020年,长春理工大学林景全团队^[115]利用飞 秒激光干涉时间分辨光发射电子显微镜 (ITR-PEEM) 对从银膜沟槽激发的飞秒 SPP 的时空演 化进行了成像,并对比了有无 400 nm 光辅助的两 种成像情况,如图 18(d) 所示.研究发现,在 800 nm 近红外激光泵浦-探测 ITR 方案中引入 400 nm 光 脉冲,可以利用 ITR 方案的弱探测脉冲对飞秒 SPP 进行更清晰的时空成像, SPP 传播的时空图像的 可见度得到了极大提高,有助于进一步分析飞秒 SPP 的传播和时空演化特性,并有望将 SPP 场的成像 从可见光扩展到光通信波段.

2021 年北京大学龚旗煌团队^[116]利用 tr-PEEM 研究了具有 SHH (Su-Schrieffer-Heeger) 构型的金颗 粒纳米链的拓扑边缘态动力学过程,并研究了其退 相时间,如图 18(e)所示.通过对纵向极化激发下 纳米链长度依赖性的动态测量,发现局域等离激元 拓扑边界态退相干时间首先随着纳米链长度的增 加而增加,然后达到饱和.对局域等离激元拓扑边 界态时域动力学过程及其演化图像的测量,有助于 深入理解拓扑边界态的形成本质.该研究方式可扩

Table 1.

展到其他拓扑结构或更高维度上去,这不仅为时域 拓扑光子学的基础理论研究铺平了道路,也促进了 新型高性能拓扑光子器件的实现.

4 总结与展望

本文围绕时间、空间这两个维度,从技术原理 与应用研究两个方面展开,对近年来报道的多种代 表性的超高时空分辨显微成像技术做了介绍与分 析.表1汇总了本文介绍的相关时空成像技术指标 及优缺点.为了方便对比,还分别以时间、空间分 辨率作为横纵坐标轴,用图表直观地展示不同技术 对应的时空分辨率,如图19所示.可以看出,近场 多脉冲显微成像技术可实现的时空分辨率最高,空 间分辨率均在衍射极限以下;但其所依赖的探针扫 描系统普遍存在系统复杂、设备昂贵、扫描时间长 等问题,在样品使用上也受到一定限制.远场多脉 冲显微成像技术中,高 NA 系统、LRM 和 SPSLM 等技术的空间分辨率都受到光学衍射极限的限制, 但也具有大视场、成像速度快、系统简单等优势;

表 1 超高时空分辨成像技术指标及优缺点对比

m 1 · 1 · 1	1 / 1	1. 1	1. 1.1		1	
Technical indexes	advantages and	disadvantages of	iiltra-high	spatiotemporal	resolution	imaging
roominoar machoo,	advantages and	dibud fulltugeb of	antia mon	spaciocomporar	reportation	magmg

技术手段		空间分辨率	时间分辨率	优点		
近场 多脉冲	超快NSOM ^[37]	$20 \ \mathrm{nm}$	₩fs	可实现空间超分辨	系统复杂,视场小,成像速度慢	
	超快四波混频 AFM ^[26]	$50 \mathrm{~nm}$	10 fs	可实现空间超分辨, 可以得到 样品表面形貌信息	系统复杂,视场小,成像速度慢, 需要激发非线性效应	
	超快PiFM ^[42]	$10 \ \mathrm{nm}$	200 fs	可实现空间超分辨, 可以得到 样品表面形貌信息	系统复杂,视场小,成像速度慢	
	超快STM ^[46]	$0.1 \ \mathrm{nm}$	亚fs	可实现空间超分辨,空间分辨 率最高	系统复杂,视场小,成像速度慢, 只适用导电样品	
远场 多脉冲	高NA系统 ^[55]	接近衍射极限	fs 量级	速度快, 大视场	无法实现空间超分辨	
	SPPM ^[59]	114 nm	fs量级	可实现空间超分辨	视场小, 需要多步相移, 成像速 度慢	
	SPSLM ^[60]	478 nm(横向); 22 nm (纵向)	256 fs	单帧成像,大视场,有三维成 像能力	无法实现空间超分辨	
	PINEM ^[67]	小于0.7 nm	10 fs	可实现空间超分辨	电子显微镜系统复杂,设备昂贵, 样品要求高	
	超快PEEM ^[71]	$10 \ \mathrm{nm}$	10 fs	可实现空间超分辨	电子显微镜系统复杂,设备昂贵, 样品要求高,空间分辨率受材料 影响	
	LRM ^[83]	接近衍射极限	10 fs	可获得SPP传播相速度和群 速度信息	目前仅能对SPP成像	
远场 单脉冲	CUP ^[86]	$1~\mu{ m m}$	100 fs	帧数高,成像速度快	压缩感知算法较复杂,条纹相机 较为昂贵	
	OPR ^[87]	11.1 µm	100 fs	重建算法简单、直接、稳定性 好,时间分辨率高	空间分辨率较低,目前仅有微米 量级	
	$\mathrm{CSMUP}^{[88]}$	$833 \mathrm{~nm}$	$4 \mathrm{\ ps}$	较高的空间分辨率,图像尺寸 更大	时间分辨率依赖于高光谱相机光 谱带,时间分辨率较低	
	STAMP ^[89]	$1~\mu{ m m}$	227 fs	在显微和宏观成像领域都适 用, 普适性强	帧数和时间分辨率存在依赖关系,难以兼得	
	FINCOPA ^[91]	$3~\mu{ m m}$	$50 \mathrm{~fs}$	时空分辨率、帧数、帧间隔相 互独立	空间分辨率较低	

SPPM 技术的空间分辨率可突破衍射极限,但需要 多步相移和多帧图像重构,对系统稳定性、重构算 法都有更高的要求;基于电子显微镜的 PINEM、 超快 PEEM 技术具有纳米、甚至亚纳米尺度的空 间分辨能力,但所依赖的电子显微镜系统复杂且只 适用于特定材料样品.远场单脉冲显微成像技术的 空间分辨率普遍较低,均在几百纳米甚至微米量 级,但其克服了传统泵浦-探测技术需要重复测量 的缺点,在对激光刻蚀等不可重复现象的成像上具 有重要优势.



图 19 超高时空分辨显微成像技术分辨率指标对比,包 括近场多脉冲显微成像技术(红色框)、远场多脉冲显微成 像技术(蓝色框)以及远场单脉冲显微成像(黄色框)

Fig. 19. Resolution of the ultra-high spatiotemporal resolved imaging techniques, including the near-field multipulse spatiotemporal microscopic techniques (red box), the far-field multi-pulse spatiotemporal microscopic techniques (blue) and the far-field single -pulse spatiotemporal microscopic techniques (yellow box).

展望未来,超高时空分辨显微成像技术正朝着 "更小、更快、更智能、更广泛"的趋势快速发展.其 中"更小"指空间域上:需要克服飞秒脉冲色散引起 的像差,在近场通过探针设计、远场通过光场设计 进一步提升脉冲光的空间分辨,并将更多的超分辨 成像技术与飞秒结合起来."更快"指时域上:一方 面要与阿秒相关技术结合,提升时间分辨率;另一 方面发展更多的单脉冲成像技术,提升单脉冲成像 的时间间隔."更智能"是指和计算成像、人工智能 算法等结合,降低噪声、色散等影响,在图像重建 中提升图像信噪比、对比度和分辨率."更广泛"是 指拓展更多应用,例如在生物分子化学反应监测方 面,产生"分子电影"的效果.超高时空分辨显微成 像技术不仅对于物理、化学、生物、材料中微观超 快现象的研究有重要支撑作用,其应用涉及超快光 学、微纳光学、二维材料、光电器件、先进制造等诸 多前沿领域,未来具有广阔的发展前景.

参考文献

- Born M, Wolf E 2013 Principles of Optics: Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light (Oxford: Pergamon Press)
- [2] Hell S W 2003 Nat. Biotechnol. **21** 1347
- [3] Rust M J, Bates M, Zhuang X 2006 Nat. Methods 3 793
- [4] Betzig E, Patterson G H, Sougrat R, Lindwasser O W, Olenych S, Bonifacino J S, Davidson M W, Lippincott-Schwartz J, Hess H F 2006 Science 313 1642
- [5] Gustafsson M G 2000 J. Microsc. **198** 82
- [6] Dertinger T, Colyer R, Iyer G, Weiss S, Enderlein J 2009 Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106 22287
- Balzarotti F, Eilers Y, Gwosch K C, Gynnå A H, Westphal V, Stefani F D, Elf J, Hell S W 2017 Science 355 606
- [8] Vigoureux J M, Courjon D 1992 Appl. Opt. 31 3170
- [9] Betzig E, Chichester R J 1993 *Science* 262 1422
- [10] Mohammed A, Abdullah A 2018 Proceedings of the 2018 International Conference on Hydraulics and Pneumatics — HERVEX Băile Govora, Romania, 2018 pp7–9
- [11] Egerton R F 2008 Rep. Prog. Phys. 72 016502
- [12] Pennycook S J, Nellist P D 2011 Scanning transmission electron microscopy: imaging and analysis (Springer Science & Business Media)
- [13] Adachi S, Ishii H, Kanai T, Ishii N, Kosuge A, Watanabe S 2007 Opt. Lett. **32** 2487
- [14] Ji S Y, Yang L, Hu Y L, Ni J C, Du W Q, Li J W, Zhao G, Wu D, Chu J R 2017 *Small* 13 1701190
- [15] Lao Z X, Hu Y L, Zhang C C, Yang L, Li J W, Chu J R, Wu D 2015 ACS Nano 9 12060
- [16] Bargheer M, Zhavoronkov N, Woerner M, Elsaesser T 2006 ChemPhysChem 7 783
- [17] Chapman H N, Fromme P, Barty A, White T A, Kirian R A, Aquila A, Hunter M S, Schulz J, DePonte D P, Weierstall U 2011 Nature 470 73
- [18] Holldack K, Khan S, Mitzner R, Quast T 2006 Phys. Rev. Lett. 96 054801
- [19] Van Tilborg J, Schroeder C, Filip C, Tóth C, Geddes C, Fubiani G, Huber R, Kaindl R, Esarey E, Leemans W 2006 *Phys. Rev. Lett.* **96** 014801
- [20] Point G, Brelet Y, Houard A, Jukna V, Milián C, Carbonnel J, Liu Y, Couairon A, Mysyrowicz A 2014 Phys. Rev. Lett. 112 223902
- [21] Panagiotopoulos P, Whalen P, Kolesik M, Moloney J V 2015 Nat. Photonics 9 543
- [22] Krausz F, Ivanov M 2009 Rev. Mod. Phys. 81 163
- [23] Vozzi C, Calegari F, Ferrari F, Lucchini M, De Silvestri S, Svelto O, Sansone G, Stagira S, Nisoli M 2009 Laser Phys. Lett. 6 259

- [24] Morimoto Y, Baum P 2018 Nat. Phys. 14 252
- [25] Dudley J M, Finot C, Richardson D J, Millot G 2007 Nat. Phys. 3 597
- [26] Kravtsov V, Ulbricht R, Atkin J M, Raschke M B 2016 Nat. Nanotechnol. 11 459
- [27] Kim S, Jin J, Kim Y J, Park I Y, Kim Y, Kim S W 2008 *Nature* 453 757
- [28] Park I Y, Kim S, Choi J, Lee D H, Kim Y J, Kling M F, Stockman M I, Kim S W 2011 Nat. Photonics 5 677
- [29] Zhang Y Q, Shen J F, Min C J, Jin Y F, Jiang Y Q, Liu J, Zhu S W, Sheng Y L, Zayats A V, Yuan X C 2018 Nano Lett. 18 5538
- [30] Jiang Y, Narushima T, Okamoto H 2010 Nat. Phys. 6 1005
- [31] Van Dao L, Lincoln C, Lowe M, Hannaford P 2005 Femtosecond Laser Spectroscopy (Boston: Springer) pp197– 224
- [32] Douhal A, Lahmani F, Zewail A H 1996 Chem. Phys. 207 477
- [33] Yamanouchi K 2002 Science 295 1659
- [34] Peterman E J, Monshouwer R, van Stokkum I H, van Grondelle R, van Amerongen H 1997 Chem. Phys. Lett. 264 279
- [35] Keller E L, Brandt N C, Cassabaum A A, Frontiera R R 2015 Analyst 140 4922
- [36] Li Z, Zhang J S, Yang J, Gong Q H 2007 Acta Phys. Sin. 56 3630 (in Chinese) [李智, 张家森, 杨景, 龚旗煌 2007 物理学报 56 3630]
- [37] Sternbach A J, Latini S, Chae S, Hübener H, De Giovannini U, Shao Y, Xiong L, Sun Z, Shi N, Kissin P 2020 Nat. Commun. 11 3567
- [38] Huber M A, Mooshammer F, Plankl M, Viti L, Sandner F, Kastner L Z, Frank T, Fabian J, Vitiello M S, Cocker T L 2017 Nat. Nanotechnol. 12 207
- [39] Xue M F, Li M, Huang Y S, Chen R K, Li Y L, Wang J Y, Xing Y J, Chen J J, Yan H G, Xu H Q 2020 Adv. Mater. 32 2004120
- [40] Binnig G, Quate C F, Gerber C 1986 Phys. Rev. Lett. 56 930
- [41] Jahng J, Brocious J, Fishman D A, Huang F, Li X W, Tamma V A, Wickramasinghe H K, Potma E O 2014 Phys. Rev. B 90 155417
- [42] Jahng J, Brocious J, Fishman D A, Yampolsky S, Nowak D, Huang F, Apkarian V A, Wickramasinghe H K, Potma E O 2015 Appl. Phys. Lett. 106 083113
- [43] Binnig G, Rohrer H, Gerber C, Weibel E 1982 Phys. Rev. Lett. 49 57
- [44] Yang B, Chen G, Ghafoor A, Zhang Y F, Zhang Y, Zhang Y, Luo Y, Yang J L, Sandoghdar V, Aizpurua J 2020 Nat. Photonics 14 693
- [45] Takeuchi O, Aoyama M, Oshima R, Okada Y, Oigawa H, Sano N, Shigekawa H, Morita R, Yamashita M 2004 Appl. Phys. Lett. 85 3268
- [46] Terada Y, Yoshida S, Takeuchi O, Shigekawa H 2010 Nat. Photonics 4 869
- [47] Sonnenfeld R, Hansma P K 1986 Science 232 211
- [48] Maire G, Giovannini H, Talneau A, Chaumet P C, Belkebir K, Sentenac A 2018 Opt. Lett. 43 2173
- [49] Wang Z B, Guo W, Li L, Luk'Yanchuk B, Khan A, Liu Z, Chen Z C, Hong M H 2011 Nat. Commun. 2 218
- [50] Lu D, Liu Z W 2012 Nat. Commun. 3 1205
- [51] Hao X, Liu X, Kuang C F, Li Y H, Ku Y L, Zhang H J, Li H F, Tong L M 2013 Appl. Phys. Lett. 102 013104
- [52] Fang N, Lee H, Sun C, Zhang X 2005 Science 308 534

- [53] Darafsheh A, Limberopoulos N I, Derov J S, Walker Jr D E, Astratov V N 2014 Appl. Phys. Lett. 104 061117
- [54] Domke M, Rapp S, Schmidt M, Huber H P 2012 Opt. Express 20 10330
- [55] Zhou K, Jia X, Jia T Q, Cheng K, Cao K Q, Zhang S A, Feng D H, Sun Z R 2017 J. Appl. Phys. 121 104301
- [56] Hirano Y, Matsuda A, Hiraoka Y 2015 Microscopy 64 237
- [57] Li D, Shao L, Chen B C, Zhang X, Zhang M S, Moses B, Milkie D E, Beach J R, Hammer III J A, Pasham M 2015 *Science* 349 aab3500
- [58] Guo Y T, Li D, Zhang S W, Yang Y R, Liu J J, Wang X Y, Liu C, Milkie D E, Moore R P, Tulu U S 2018 *Cell* 175 1430
- [59] Massaro E S, Hill A H, Grumstrup E M 2016 ACS Photonics 3 501
- [60] Xu J, Min C J, Zhang Y Q, Ni J L, Cao G W, Wei Q Y, Yang J J, Yuan X C 2022 *Photonics Res.* **10** 1900
- [61] Su X Y, Zhang Q C 2010 Opt. Lasers Eng. 48 191
- [62] Su X, Chen W J 2001 Opt. Lasers Eng. 35 263
- [63] Tao T Y, Chen Q, Da J, Feng S J, Hu Y, Zuo C 2016 Opt. Express 24 20253
- [64] Yao P C, Gai S Y, Chen Y C, Chen W L, Da F P 2021 Opt. Lasers Eng. 143 106623
- [65] Chen F, Brown G M, Song M M 2000 Opt. Eng. 39 10
- [66] Schafer S 2017 Optics & Optoelectronic Technology 15 1 (in Chinese) [Schafer S 2017 光学与光电技术 15 1]
- [67] Barwick B, Flannigan D J, Zewail A H 2009 Nature 462 902
- [68] Zheng D G, Huang S Y, Zhu C H, Xu P, Li Z A, Wang H, Li J, Tian H F, Yang H X, Li J Q 2021 Nano Lett. 21 10238
- [69] Fu X W, Sun Z P, Ji S Z, Liu F, Feng M, Yoo B-K, Zhu Y M 2022 Nano Lett. 22 2009
- [70] Könenkamp R, Word R C, Rempfer G, Dixon T, Almaraz L, Jones T 2010 Ultramicroscopy 110 899
- [71] Dabrowski M, Dai Y N, Petek H 2020 Chem. Rev. 120 6247
- [72] Sun Q, Zu S, Misawa H 2020 J. Chem. Phys. 153 120902
- [73] Huber B, Pres S, Wittmann E, Dietrich L, Lüttig J, Fersch D, Krauss E, Friedrich D, Kern J, Lisinetskii V 2019 *Rev. Sci. Instrum.* **90** 113103
- [74] Li Y L, Liu Y Q, Gong Q H 2021 Acta Photonica Sin. 50 0850201 (in Chinese) [李耀龙, 刘运全, 龚旗煌 2021 光子学报 50 0850201]
- [75] Ogawa S, Nagano H, Petek H, Heberle A 1997 Phys. Rev. Lett. 78 1339
- [76] Fecher G H, Schmidt O, Hwu Y, Schönhense G 2002 J. Electron Spectrosc. Relat. Phenomena 126 77
- [77] Rotermund H H 1997 Surf. Sci. Rep. 29 265
- [78] Kubo A, Onda K, Petek H, Sun Z J, Jung Y S, Kim H K 2005 Nano Lett. 5 1123
- [79] Man M K, Margiolakis A, Deckoff-Jones S, Harada T, Wong E L, Krishna M B M, Madéo J, Winchester A, Lei S D, Vajtai R 2017 Nat. Nanotechnol. 12 36
- [80] Drezet A, Hohenau A, Koller D, Stepanov A, Ditlbacher H, Steinberger B, Aussenegg F R, Leitner A, Krenn J R 2008 *Mater. Sci. Eng.*, B 149 220
- [81] Hohenau A, Krenn J, Drezet A, Mollet O, Huant S, Genet C, Stein B, Ebbesen T 2011 Opt. Express 19 25749
- [82] Drezet A, Genet C 2013 Phys. Rev. Lett. 110 213901
- [83] Gorodetski Y, Chervy T, Wang S, Hutchison J A, Drezet A, Genet C, Ebbesen T W 2016 Optica 3 48
- [84] Gao L, Liang J Y, Li C Y, Wang L H V 2014 Nature 516 74
- [85] Li Z Y, Zgadzaj R, Wang X M, Chang Y-Y, Downer M C 2014 Nat. Commun. 5 3085
- [86] Liang J Y, Zhu L R, Wang L H V 2018 Light-Sci. Appl. 7 42
- [87] Zhu Y L, Zeng X K, Cai Y, Lu X W, Zhu Q F, Zeng L W,

He T C, Li J Z, Yang Y, Zheng M J 2021 $Opt.\ Express\ 29$ 27298

- [88] Yao Y H, He Y L, Qi D L, Cao F Y, Yao J L, Ding P P, Jin C Z, Wu X Y, Deng L Z, Jia T Q, Huang F, Liang J Y, Sun Z R, Zhang S A 2021 ACS Photonics 8 738
- [89] Nakagawa K, Iwasaki A, Oishi Y, Horisaki R, Tsukamoto A, Nakamura A, Hirosawa K, Liao H G, Ushida T, Goda K 2014 Nat. Photonics 8 695
- [90] Tamamitsu M, Nakagawa K, Horisaki R, Iwasaki A, Oishi Y, Tsukamoto A, Kannari F, Sakuma I, Goda K 2015 Opt. Lett. 40 633
- [91] Zeng X K, Zheng S Q, Cai Y, Lin Q G, Liang J Y, Lu X W, Li J Z, Xie W X, Xu S X 2020 Adv. Photonics 2 056002
- [92] Downer M, Fork R L, Shank C V 1985 JOSA B **2** 595
- [93] Garcia-Lechuga M, Puerto D, Fuentes-Edfuf Y, Solis J, Siegel J 2016 ACS Photonics 3 1961
- [94] Liu J K, Jia X, Wu W S, Cheng K, Feng D H, Zhang S A, Sun Z R, Jia T Q 2018 Opt. Express 26 6302
- [95] Pan C J, Jiang L, Sun J Y, Wang Q S, Wang F F, Wang K, Lu Y F, Wang Y L, Qu L T, Cui T H 2020 Light Sci. Appl. 9 80
- [96] Fang R R, Vorobyev A, Guo C L 2017 Light-Sci. Appl. 6 e16256
- [97] Spellauge M, Doñate-Buendía C, Barcikowski S, Gökce B, Huber H P 2022 Light-Sci. Appl. 11 68
- [98] Emmony D, Howson R, Willis L 1973 Appl. Phys. Lett. 23 598
- [99] Huang M, Zhao F L, Cheng Y, Xu N S, Xu Z Z 2009 ACS Nano 3 4062
- [100] Bonse J, Rosenfeld A, Krüger J 2009 J. Appl. Phys. 106 104910
- [101] Splendiani A, Sun L, Zhang Y B, Li T S, Kim J, Chim C Y,

Galli G, Wang F 2010 Nano Lett. 10 1271

- [102] Zeng H L, Dai J F, Yao W, Xiao D, Cui X D 2012 Nat. Nanotechnol. 7 490
- [103] Bernardi M, Palummo M, Grossman J C 2013 Nano Lett. 13 3664
- [104] Baugher B W, Churchill H O, Yang Y F, Jarillo-Herrero P 2014 Nat. Nanotechnol. 9 262
- [105] Yuan H T, Bahramy M S, Morimoto K, Wu S F, Nomura K, Yang B J, Shimotani H, Suzuki R, Toh M, Kloc C 2013 Nat. Phys. 9 563
- [106] Furchi M M, Pospischil A, Libisch F, Burgdörfer J, Mueller T 2014 Nano Lett. 14 4785
- [107] Wang L, Xu C, Li M Y, Li L J, Loh Z H 2018 Nano Lett. 18 5172
- [108] Wittenbecher L, Viñas Boström E, Vogelsang J, Lehman S, Dick K A, Verdozzi C, Zigmantas D, Mikkelsen A 2021 ACS Nano 15 1133
- [109] Garg M, Martin-Jimenez A, Pisarra M, Luo Y, Martín F, Kern K 2022 Nat. Photonics 16 196
- [110] Barnes W L, Dereux A, Ebbesen T W 2003 Nature 424 824
- [111] Wang Y L, Min C J, Zhang Y Q, Yuan X C 2022 Opto-Electron. Adv. 5 210047
- [112] Nishiyama Y, Imura K, Okamoto H 2015 Nano Lett. 15 7657
- [113] Zu S, Sun Q, Cao E, Oshikiri T, Misawa H 2021 Nano Lett. 21 4780
- [114] Spektor G, Kilbane D, Mahro A, Frank B, Ristok S, Gal L, Kahl P, Podbiel D, Mathias S, Giessen H 2017 Science 355 1187
- [115] Zhao Z L, Lang P, Qin Y L, Ji B Y, Song X W, Lin J Q 2020 Opt. Express 28 19023
- [116] Yan Q C, Cao E, Sun Q, Ao Y T, Hu X Y, Shi X, Gong Q H, Misawa H 2021 Nano Lett. 21 9270

REVIEW

Research progress of ultra-high spatiotemporally resolved microscopy^{*}

Wei Qian-Yi Ni Jie-Lei Li Ling Zhang Yu-Quan

Yuan Xiao-Cong[†] Min Chang-Jun[‡]

(Nanophotonics Research Center, Institute of Microscale Optoelectronics, State Key Laboratory of Radio Frequency Heterogeneous Integration, Institute of Microscale Optoelectronics, Shenzhen University, Shenzhen 518060, China)

(Received 5 May 2023; revised manuscript received 8 June 2023)

Abstract

High-resolution microscopy has opened the door to the exploration of the micro-world, while femtosecond laser has provided a measurement method for detecting ultrafast physical/chemical phenomena. Combination of

^{*} Project supported by the Guangdong Provincial Major Project of Basic and Applied Basic Research, China (Grant No. 2020B0301030009), the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 62175157, 61935013, 61975128), and the Science and Technology Planning Project of Shenzhen, China (Grant Nos. RCJC20210609103232046, JCYJ20210324120403011).

 $[\]dagger$ Corresponding author. E-mail: xcyuan@szu.edu.cn

[‡] Corresponding author. E-mail: cjmin@szu.edu.cn

these two techniques can produce new microscopic techniques with both ultra-high spatial resolution and ultrafast temporal resolution, and thus has great importance in exploring new scientific phenomena and mechanisms on an extremely small spatial scale and temporal scale. This paper reviews the basic principles and properties of main microscopic techniques with ultra-high temporal resolution and spatial resolution, and introduces the latest research progress of their applications in various fields such as characterizing optoelectronic materials and devices, monitoring femtosecond laser micromachining, and detecting surface plasmon excitation dynamics. In order to conduct these researches systematically, we group these techniques based on time dimension and space dimension, including the near-field multi-pulse imaging techniques, the far-field multi-pulse imaging techniques, and the far-field single-pulse imaging techniques. In Section 2, we introduce the principles and characteristics of the ultra-high spatiotemporally resolved microscopic techniques. The near-field multi-pulse spatiotemporally microscopic techniques based on nano-probe are described in Subsection 2.1, in which is shown the combination of common near-field imaging techniques such as atomic force microscopy (AFM), near-field scanning optical microscopy (NSOM), scanning tunneling microscope (STM), and the ultra-fast temporal detection of pumpprobe technique. In Subsection 2.2, we introduce the far-field multi-pulse spatiotemporal microscopic techniques. In contrast to near-field cases, the far-field spatiotemporal microscopic techniques have lower spatial resolution but possess more advantages of being non-invasive and non-contact, wider field of view, and faster imaging speed. In Subsection 2.3 we introduce the far-field single-pulse spatiotemporal microscopic techniques, in which is used a single ultrafast light pulse to capture dynamic processes at different moments in time, thereby enabling real-time imaging of ultrafast phenomena. In Section 3, the advances in the application of the ultrahigh spatiotemporal resolved microscopic techniques are introduced in many frontier areas, including the monitoring of femtosecond laser micromachining in Subsection 3.1, the detection of optoelectronic materials/devices in Subsection 3.2, and the characterization of surface plasmon dynamics in Subsection 3.3. Finally, in Section 4, we summarize the features of all above-mentioned spatiotemporal microscopic techniques in a table, including the spatial resolution and temporal resolution, advantages and disadvantages of each technique, and we also provide an outlook on future development trend in this research field. Looking forward to the future, ultra-high spatiotemporally resolved microscopy will develop rapidly toward the goal of "smaller, faster, smarter and more extensive". Its development not only promotes the research of the microscopy technology, but also provides a powerful tool for various practical applications such as precision machining, twodimensional material dynamics, optoelectronic device design and characterization.

Keywords: microscopic imaging, ultrafast lasers, ultra-high spatiotemporal resolved

PACS: 87.64.M-, 42.30.-d, 06.60.Jn, 82.53.Mj

DOI: 10.7498/aps.72.20230733





Institute of Physics, CAS

超高时空分辨显微成像技术研究进展

韦芊屹 倪洁蕾 李灵 张聿全 袁小聪 闵长俊

Research progress of ultra-high spatiotemporally resolved microscopy Wei Qian-Yi Ni Jie-Lei Li Ling Zhang Yu-Quan Yuan Xiao-Cong Min Chang-Jun 引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 72, 178701 (2023) DOI: 10.7498/aps.72.20230733 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.72.20230733 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

超声速横向气流中液体射流的轨迹预测与连续液柱模型

Prediction of liquid jet trajectory in supersonic crossflow and continuous liquid column model 物理学报. 2020, 69(23): 234702 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200903

样品表面银膜的粗糙度对钛酸钡微球成像性能的影响 Effect of silver film roughness on imaging property of BaTiO3 microsphere 物理学报. 2018, 67(21): 214209 https://doi.org/10.7498/aps.67.20180823

双重复频率锁模Yb:YAG陶瓷激光器

Dual repetition-rate mode-locked Yb: YAG ceramic laser 物理学报. 2018, 67(9): 094206 https://doi.org/10.7498/aps.67.20172345

时空耦合畸变对超快超强激光参数测试及性能评估的影响

Influence of spatiotemporal coupling distortion on evaluation of pulse-duration-charactrization and focused intensity of ultra-fast and ultra-intensity laser

物理学报. 2022, 71(17): 174204 https://doi.org/10.7498/aps.71.20220563

基于空谱干涉和频域分割的超快激光时空耦合特性的单次测量方法

Single-frame measurement of complete spatiotemporal field of ultrashort laser pulses using frequency domain separate spectral interferometry

物理学报. 2022, 71(3): 034203 https://doi.org/10.7498/aps.71.20211665

基于数字全息的血红细胞显微成像技术 Digital holographic microscopy for red blood cell imaging 物理学报. 2020, 69(16): 164201 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200357